(19) 日本国特許庁(JP)

CO9K 11/06

(12) 特許公報(B2)

CO7D 209/88

HO5B 33/14

HO5B 33/22

CO7C 211/54

CO7C 211/58

СSР

В

D

(11)特許番号

(24) 登録日 平成25年12月13日 (2013.12.13)

特許第5433715号

(P5433715)

(45) 発行日 平成26年3月5日(2014.3.5)

 (51) Int.Cl.
 F I

 CO7D 209/88
 (2006.01)

 HO1L 51/50
 (2006.01)

 CO7C 211/54
 (2006.01)

 CO7C 211/58
 (2006.01)

(2006.01)

			請求項の数 6	(全 62 頁) 量	終頁に続く
(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2012-28557(P2012-28557) 平成24年2月13日(2012.2.13)	(73)特許権者	- - 000153878 株式会社半導体コ	L ネルギー研究	所
(62) 分割の表示	特願2005-303732 (P2005-303732) の分割	(72)発明者	神奈川県厚木市長 尾坂 晴恵	長谷398番地	
原出願日 (65) 公開番号	平成17年10月18日 (2005.10.18) 特開2012-140436 (P2012-140436A)		神奈川県厚木市長 半導体エネルギー	長谷398番地 −研究所内	株式会社
(43)公開日 審査請求日	平成24年7月26日 (2012.7.26) 平成24年2月15日 (2012.2.15)	(72)発明者	川上 祥子 神奈川県厚木市長	長谷398番地	株式会社
(31) 優先権主張番号 (32) 優先日	特願2004-304225 (P2004-304225) 平成16年10月19日 (2004.10.19)	(72)発明者	半導体エネルギー 熊木 大介	-研究所内	
(33)優先権主張国(31)優先権主張番号(30) 原先権主張番号	日本国(JP) 特願2004-333344 (P2004-333344)		神奈川県厚木市長 半導体エネルギー	長谷398番地 −研究所内	株式会社
(32) 優先日 (33) 優先権主張国	平成16年11月17日 (2004.11.17) 日本国 (JP)	審査官	鳥居福代		
			最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】物質

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

式(5)を有する物質であって、

R¹は、水素、炭素数1~6のアルキル基、炭素数6~25のアリール基、炭素数5~ 9のヘテロアリール基、アリールアルキル基、又は、炭素数1~7のアシル基を有し、 R²は、式(6)を有することを特徴とする物質。

【化1】



(2)

【化2】



【請求項2】

請求項1において、 R¹は、メチル基、エチル基、 t e r t - ブチル基、フェニル基の いずれかーであることを特徴とする物質。

【請求項3】

式(1)を有する物質であって、

前記式(1)において、

Rは、水素、又は、炭素数1~6のアルキル基を有し、

Ar¹は、炭素数6~25のアリール基、又は炭素数5~9のヘテロアリール基を有し

A r²は、炭素数 6 ~ 2 5 のアリール基、又は炭素数 5 ~ 9 の へテロアリール基を有し A r³は、炭素数 6 ~ 2 5 のアリール基、又は炭素数 5 ~ 9 の へテロアリール基を有し

20

10

Xは、炭素数6~25の2価の芳香族炭化水素基、又は、炭素数5~10の2価の複素 環基を有することを特徴とする物質。(但し、<u>式(28)および(33)で表される物質</u> <u>、およびAr¹としてフルオレン構造を有するものを除く。</u>)

【化3】



30

【化4】



40

【請求項4】

式(1)を有する物質であって、 前記式(1)において、 Rは、水素、又は、炭素数1~6のアルキル基を有し、 Ar¹は、炭素数6~25のアリール基、又は炭素数5~9のヘテロアリール基を有し

A r²は、フェニル基を有し、

Ar³は、フェニル基を有し、

Xは、炭素数6~25の2価の芳香族炭化水素基、又は、炭素数5~10の2価の複素 環基を有することを特徴とする物質。(但し、<u>式(28)および(33)で表される物質</u> <u>、および</u>Ar¹としてフルオレン構造を有するものを除く<u>。</u>)

【化5】



10

20

【化6】



【請求項5】 式(1)を有する物質であって、 前記式(1)において、 Rは、水素、又は、炭素数1~6のアルキル基を有し、 Ar¹は、フェニル基、又は、ナフチル基を有し、 Ar²は、炭素数6~25のアリール基、又は炭素数5~9のヘテロアリール基を有し、 Ar³は、炭素数6~25のアリール基、又は炭素数5~9のヘテロアリール基を有し

Xは、炭素数6~25の2価の芳香族炭化水素基、又は、炭素数5~10の2価の複素 環基を有することを特徴とする物質。<u>(但し、式(28)および(33)で表される物質</u> <u>を除く。)</u>

【化7】



【化8】



【請求項6】

式(1)を有する物質であって、 前記式(1)において、 Rは、水素、又は、炭素数1~6のアルキル基を有し、 Ar¹は、炭素数6~25のアリール基、又は炭素数5~9のヘテロアリール基を有し 、 Ar²は、炭素数6~25のアリール基、又は炭素数5~9のヘテロアリール基を有し 、 Ar³は、炭素数6~25のアリール基、又は炭素数5~9のヘテロアリール基を有し 、 Xは、式(2)を有する置換基を有することを特徴とする物質。(但し、<u>式(28)お</u> よび(33)で表される物質、およびAr¹としてフルオレン構造を有するものを除く<u>。</u>)

【化9】



30

40

10

20

【化10】



【化11】



【技術分野】

[0001]

本発明は、カルバゾール誘導体に関する。また、一対の電極と、電界を加えることで発 光が得られる発光物質を含む層と、を有する発光素子に関する。また、このような発光素 子を有する発光装置に関する。

【背景技術】

【0002】

発光材料を用いた発光素子は、薄型軽量、高速応答性、直流低電圧駆動などの特徴を有 しており、次世代のフラットパネルディスプレイへの応用が期待されている。また、発光 素子をマトリクス状に配置した発光装置は、従来の液晶表示装置と比較して、視野角が広 ¹⁰ く視認性が優れる点に優位性があると言われている。

【 0 0 0 3 】

発光素子の発光機構は、一対の電極間に発光層を挟んで電圧を印加することにより、陰 極から注入された電子および陽極から注入された正孔が発光層の発光中心で再結合して分 子励起子を形成し、その分子励起子が基底状態に戻る際にエネルギーを放出して発光する といわれている。励起状態には一重項励起と三重項励起が知られ、発光はどちらの励起状 態を経ても可能であると考えられている。

【0004】

このような発光素子に関しては、その素子特性を向上させる上で、材料に依存した問題 が多く、これらを克服するために素子構造の改良や材料開発等が行われている。

[0005]

発光物質を含む層に用いられる材料の一例として、光導電性に優れたカルバゾール骨格 を有する材料(カルバゾール誘導体)が挙げられる。具体的には、1,3,5-トリス[4-(N-カルバゾリル)フェニル]ベンゼン(略称:TCBP)が挙げられる(特許文 献1参照)。

[0006]

TCBPは、正孔輸送層を形成するための材料として提案されている。しかし、カルバ ゾール骨格を有する材料はイオン化ポテンシャルが大きいものが多く、電極からの正孔注 入性はあまり良くない。

【0007】

一方、正孔注入性および正孔輸送性材料として多く用いられている材料としては、例え ば、構造式(a)で示される4,4'-ビス(N-{4-[N,N-ビス(3-メチルフ ェニル)アミノ]フェニル}-N-フェニルアミノ)ビフェニル(略称:DNTPD)が 挙げられる(特許文献2参照)。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$

【化1】



40

20

30

4, 4'−ビス(N−{4−[N, N−ビス(3−メチルフェニル)アミノ] フェニル}−N−フェニルアミノ)ビフェニル

【0009】

DNTPDは、イオン化ポテンシャルが小さく正孔注入性に優れている。また、正孔輸 50

送性も有しており、発光素子の正孔注入層や正孔輸送層に多く用いられている。しかし、 まだ十分な性質を備えているとは言えず、より良い特性を有する材料の開発が求められて いる。 【先行技術文献】 【特許文献】 [0010]【特許文献1】特許第3210481号公報 【特許文献2】特開平9-301934号公報 【発明の概要】 10 【発明が解決しようとする課題】 [0011]上記問題を鑑み、正孔注入性および正孔輸送性に優れた材料を提供することを目的とす る。また、正孔注入性および正孔輸送性に優れた材料を用いた発光素子および発光装置を 提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】 [0012]本発明者らは、下記一般式(1)で表されるカルバゾール誘導体が優れた正孔注入性お よび正孔輸送性を有することを見いだした。

【0013】

よって、本発明は、下記一般式(1)で表されるカルバゾール誘導体を提供するもので ²⁰ ある。

- 【0014】
- 【化 2 】

 Ar^{2} Ar^{2} Ar^{3} (1) Ar^{3}

30

40

(式中、R¹は、水素、炭素数1~6のアルキル基、炭素数6~25のアリール基、炭素 数5~9のヘテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数1~7のアシル基のいずれか を表し、R²は、水素、炭素数1~6のアルキル基、一般式(2)で示される置換基のい ずれかを表し、Ar¹~Ar⁶はそれぞれ同一でも異なっていても良く、炭素数6~25の アリール基、炭素数5~9のヘテロアリール基のいずれかを表し、XおよびYはそれぞれ 同一でも異なっていても良く、炭素数6~25の2価の芳香族炭化水素基、炭素数5~1 0の2価の複素環基のいずれかを表す。)

【 0 0 1 5 】

【化3】



(2)

[0016]

上記一般式(1)において、 R¹は、メチル基、エチル基、 t e r t - ブチル基、フェ ニル基のいずれかーであることが好ましい。

【0017】

また、上記一般式(1)において、 R²は水素、またはtert - ブチル基であること が好ましい。または、 R²は一般式(2)の構造を有しており、かつ、 A r¹とA r⁴、 A 50 r²とAr⁵、Ar³とAr⁶、XとY、がそれぞれ同一である構造を有していることが好ま しい。

[0018]

特に、下記一般式(3)に示される構造を有するカルバゾール誘導体であることが好ま しい。

[0019]

【化4】



(式中、 R¹は、水素、炭素数 1~6のアルキル基、炭素数 6~25のアリール基、炭素 数5~9のヘテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数1~7のアシル基のいずれか を表し、 R²は、水素、炭素数 1~6のアルキル基、一般式(4)で示される置換基のい ずれかを表し、Ar¹~Ar²は同一でも異なっていても良く、炭素数6~25のアリール 基、炭素数5~9のヘテロアリール基のいずれかを表す。)

[0020]

【化5】



(4)

[0021]

30 上記一般式(3)において、R¹は、メチル基、エチル基、tert - ブチル基、フェ ニル基のいずれか一であることが好ましい。

[0022]

また、上記一般式(3)において、 R²は、水素、またはtert - ブチル基であるこ とが好ましい。または、R²が一般式(4)の構造を有しており、かつ、Ar¹とAr²は 同一の構造を有していることが好ましい。

[0023]

さらに好ましくは、下記一般式(5)に示される構造を有するカルバゾール誘導体であ ることが好ましい。

- [0024]
- 【化6】



10

20



(式中、 R¹は、水素、炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、炭素数 6 ~ 2 5 のアリール基、炭素 数5~9のヘテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数1~7のアシル基のいずれか 50 を表し、R²は、水素、炭素数1~6のアルキル基、構造式(6)で示される置換基のい ずれかを表す。)

[0025]【化7】





[0026]

上記一般式(5)において、R¹は、メチル基、エチル基、tert-ブチル基、フェ ニル基のいずれか一であることが好ましい。

[0027]

また、上記一般式(5)において、R²は、水素、またはtert - ブチル基であるこ とが好ましい、または、R²が構造式(6)の構造を有していることが好ましい。 [0028]

また、好ましくは、下記一般式(103)に示される構造を有するカルバゾール誘導体 であることが好ましい。

- [0029]
- 【化8】

20

10



- (式中、R¹は、水素、炭素数1~6のアルキル基、炭素数6~25のアリール基、炭素 30 数5~9のヘテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数1~7のアシル基のいずれか を表し、R²は、水素、炭素数1~6のアルキル基、構造式(104)で示される置換基 のいずれかを表す。)
- [0030]
- 【化9】



(104)

40

[0031]

上記一般式(103)において、R¹は、メチル基、エチル基、tert-ブチル基、 フェニル基のいずれか一であることが好ましい。

[0032]

また、上記一般式(103)において、 R²は、水素、またはtert - ブチル基であ ることが好ましい、または、R²が構造式(104)の構造を有していることが好ましい

[0033]

また、本発明のカルバゾール誘導体は、発光素子に用いることができる。

[0034]

よって、本発明の発光素子は、一対の電極間に発光物質を含む層とを有し、発光物質を 含む層は、一般式(1)で表されるカルバゾール誘導体を含むことを特徴とする。 【0035】

【化10】



10

(式中、R¹は、水素、炭素数1~6のアルキル基、炭素数6~25のアリール基、炭素 数5~9のヘテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数1~7のアシル基のいずれか を表し、R²は、水素、炭素数1~6のアルキル基、一般式(2)で示される置換基のい ずれかを表し、Ar¹~Ar⁶はそれぞれ同一でも異なっていても良く、炭素数6~25の アリール基、炭素数5~9のヘテロアリール基のいずれかを表し、XおよびYはそれぞれ 同一でも異なっていても良く、炭素数6~25の2価の芳香族炭化水素基、炭素数5~1 0の2価の複素環基のいずれかを表す。)

【0036】

【化11】

N----Y---N /4 Ar⁶

(2)

【0037】

なお、本発明のカルバゾール誘導体は、正孔注入性に優れているため、一般式(1)で ³⁰ 表されるカルバゾール誘導体を正孔注入性材料として含むことが好ましい。つまり、本発 明のカルバゾール誘導体を陽極と接する層に用いることが好ましい。

【 0 0 3 8 】

また、本発明のカルバゾール誘導体は、正孔輸送性にも優れているため、正孔輸送性材料 として用いることができる。具体的には、発光物質を含む層のうち、正孔注入層、正孔輸 送層、発光層のホスト材料、発光層のゲスト材料として用いることが好ましい。 【0039】

なお、本発明における陽極とは、発光物質を含む層に正孔を注入する電極のことを示す 。また、本発明における陰極とは、発光物質を含む層に電子を注入する電極を示す。 【 0 0 4 0 】

また、本発明の発光装置は、一対の電極間に発光物質を含む層を有し、発光物質を含む 層に、一般式(1)で表されるカルバゾール誘導体を含む発光素子を有することを特徴と する。なお、本明細書中における発光装置とは、画像表示デバイス、発光デバイス、もし くは光源(照明装置含む)を指す。また、発光装置にコネクター、例えばFPC(F1e xible printed circuit)もしくはTAB(Tape Autom ated Bonding)テープもしくはTCP(Tape Carrier Pac kage)が取り付けられたモジュール、TABテープやTCPの先にプリント配線板が 設けられたモジュール、または発光素子にCOG(Chip On Glass)方式に よりIC(集積回路)が直接実装されたモジュールも全て発光装置に含むものとする。 【発明の効果】

20

[0041]

本発明のカルバゾール誘導体は、正孔注入性に優れており、正孔注入性材料として発光素子の正孔注入層に用いることにより、駆動電圧を低減することができる。

【0042】

また、本発明のカルバゾール誘導体は、正孔輸送性に優れているため、正孔輸送性材料 として発光素子に用いることもできる。

[0043]

また、本発明のカルバゾール誘導体は、発光性を示すため、発光層のホスト材料、発光 層のゲスト材料として用いることができる。

[0044]

10

また、本発明の発光素子は、本発明のカルバゾール誘導体を用いていることにより、駆動電圧の低減、発光効率の向上、長寿命化、信頼性の向上を実現することができる。 【0045】

また、本発明の発光装置は、本発明のカルバゾール誘導体を用いた発光素子を有してい るため、信頼性の高い発光装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

[0046]

【図1】本発明の発光素子について説明する図。

【図2】本発明の発光素子について説明する図。

【図3】本発明のカルバゾール誘導体である3-[N-(4-ジフェニルアミノフェニル ²⁰) - N-フェニルアミノ] - 9-フェニルカルバゾールの吸収スペクトルを示す図。 【図4】本発明のカルバゾール誘導体である3-[N-(4-ジフェニルアミノフェニル) - N-フェニルアミノ] - 9-フェニルカルバゾールの発光スペクトルを示す図。

【図5】本発明のカルバゾール誘導体である3,6-ビス[N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-フェニルアミノ]-9-フェニルカルバゾールの吸収スペクトルを示す図。

【図6】本発明のカルバゾール誘導体である3,6-ビス[N-(4-ジフェニルアミノ フェニル)-N-フェニルアミノ]-9-フェニルカルバゾールの発光スペクトルを示す 図。

【図7】実施例3、実施例4および比較例1で作製した発光素子の輝度 - 電圧特性を示す 30 図。

【図8】実施例3、実施例4および比較例1で作製した発光素子の電流 - 電圧特性を示す 図。

【図9】実施例3および比較例1で作製した発光素子の規格化輝度時間変化を示す図。

【図10】実施例3および比較例1で作製した発光素子の電圧時間変化を示す図。

【図11】発光装置について説明する図。

【図12】電気機器について説明する図。

【図13】本発明のカルバゾール誘導体である3-[N-(4-ジフェニルアミノフェニル) - N-フェニルアミノ] - 9-フェニルカルバゾールの¹H-NMRチャートを示す図。

40

【図14】本発明のカルバゾール誘導体である3-[N-(4-ジフェニルアミノフェニ ル)-N-フェニルアミノ]-9-フェニルカルバゾールの¹H-NMRチャートを示す 図。

【図15】本発明のカルバゾール誘導体である3,6-ビス[N-(4-ジフェニルアミ ノフェニル)-N-フェニルアミノ]-9-フェニルカルバゾールの¹H-NMRチャー トを示す図。

【図16】本発明のカルバゾール誘導体である3,6-ビス[N-(4-ジフェニルアミ ノフェニル)-N-フェニルアミノ]-9-フェニルカルバゾールの¹H-NMRチャー トを示す図。

【図17】本発明のカルバゾール誘導体である3-[N-(4-ジフェニルアミノフェニ ⁵⁰

(10)

ル) - N - (1 - ナフチル)アミノ] - 9 - フェニルカルバゾールの吸収スペクトルを示 す図。 【図18】本発明のカルバゾール誘導体である3-「N-(4-ジフェニルアミノフェニ ル) - N-(1-ナフチル)アミノ]-9-フェニルカルバゾールの発光スペクトルを示 す図。 【図19】本発明のカルバゾール誘導体である3.6.ビス「N.(4.ジフェニルアミ ノフェニル)-N-(1-ナフチル)アミノ]-9-フェニルカルバゾールの吸収スペク トルを示す図。 【図20】本発明のカルバゾール誘導体である3,6-ビス[N-(4-ジフェニルアミ 10 ノフェニル) - N - (1-ナフチル)アミノ] - 9-フェニルカルバゾールの発光スペク トルを示す図。 【図 2 1】N - (4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - (1 - ナフチル)アミンの¹ H NMRチャートを示す図。 【図22】N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル)アミンの¹H NMRチャートを示す図。 【図23】N-(4-ジフェニルアミノフェニル) - N-(1-ナフチル)アミンの¹³C NMRチャートを示す図。 【図24】3-[N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル)アミノ □ - 9 - フェニルカルバゾールの¹ H NMRチャートを示す図。 20 【図25】3- [N-(4-ジフェニルアミノフェニル) - N-(1-ナフチル)アミノ 1 - 9 - フェニルカルバゾールの¹ H NMRチャートを示す図。 【図26】3,6-ビス[N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル)アミノ]-9-フェニルカルバゾールの¹H NMRチャートを示す図。 【図 2 7 】 3 , 6 - ビス「N-(4- ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル)アミノ]-9-フェニルカルバゾールの¹H NMRチャートを示す図。 【図28】3-「N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル)アミノ 1 - 9 - フェニルカルバゾールのCV測定結果を示す図。 【図 2 9 】 3 , 6 - ビス「N-(4- ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル)アミノ] - 9 - フェニルカルバゾールのCV測定結果を示す図。 30 【図30】本発明の発光素子について説明する図。 【図31】実施例11および実施例12で作製した発光素子の輝度-電圧特性を示す図。 【図32】実施例11および実施例12で作製した発光素子の電流効率 - 輝度特性を示す 叉。 【図33】実施例11および実施例12で作製した発光素子の発光スペクトルを示す図。 【図34】本発明の発光素子について説明する図。 【図35】実施例13で作製した発光素子の輝度 - 電圧特性を示す図。 【図36】実施例13で作製した発光素子の電流効率-輝度特性を示す図。 【図37】実施例13で作製した発光素子の発光スペクトルを示す図。 【図38】実施例14で作製した発光素子の輝度-電圧特性を示す図。 40 【図39】実施例14で作製した発光素子の電流効率-輝度特性を示す図。 【図40】実施例14で作製した発光素子の発光スペクトルを示す図。 【発明を実施するための形態】 [0047] 以下、本発明の実施の態様について図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下 の説明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細 を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下に示 す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。 [0048](実施の形態1) 本発明のカルバゾール誘導体は、一般式(1)で示される構造を有するものである。 50 【0049】 【化12】



- (式中、R¹は、水素、炭素数1~6のアルキル基、炭素数6~25のアリール基、炭素 10 数5~9のヘテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数1~7のアシル基のいずれか を表し、R²は、水素、炭素数1~6のアルキル基、一般式(2)で示される置換基のい ずれかを表し、Ar¹~Ar⁶はそれぞれ同一でも異なっていても良く、炭素数6~25の アリール基、炭素数5~9のヘテロアリール基のいずれかを表し、XおよびYはそれぞれ 同一でも異なっていても良く、炭素数6~25の2価の芳香族炭化水素基、炭素数5~1 0の2価の複素環基のいずれかを表す。)
- 【0050】

【化13】



(2)

[0051]

炭素数1~6のアルキル基としては、具体的には、メチル基、エチル基、n プロピル 基、n ブチル基、n ヘキシル基等が挙げられる。また、iso-プロピル基、ter t-ブチル基等の分岐を有するアルキル基でもよい。

【0052】

炭素数 6 ~ 2 5 のアリール基としては、具体的には、フェニル基、 4 ビフェニリル基 、 1 ナフチル基、 2 ナフチル基、 9 アントリル基、 9 フェンナントリル基、 1 ピレニル基、 9 , 9 ' ジメチル 2 フルオレニル基、スピロ 9 , 9 ' ビフルオレ ン 2 イル基等が挙げられる。また、 m トリル基、 p トリル基、 2 - フルオロフェ ニル基、 3 - フルオロフェニル基、 4 - フルオロフェニル基等の置換基を有するアリール 基でもよい。

【0053】

炭素数 5~9のヘテロアリール基としては、具体的には、2 ピリジル基、8 キノリ ル基、3 キノリル基等が挙げられる。

【0054】

アリールアルキル基としては、具体的には、ベンジル基等が挙げられる。

【0055】

40

炭素数1~7のアシル基としては、具体的には、アセチル基、ベンゾイル基、プロピオ ニル基等が挙げられる。

【0056】

また、炭素数6~25の2価の芳香族炭化水素基としては、具体的には、下記構造式(7)~(18)で表される2価の芳香族炭化水素基が挙げられる。

【0057】

30

(13)

(15)

【化14】





(14)







10





(12)

30

【0058】

また、炭素数 5 ~ 1 0 の 2 価の複素環基としては、具体的には、下記構造式(19)~ (24)で表される 2 価の複素環基が挙げられる。

(0059**)**

【化15】



[0060]

上記一般式(1)において、 R¹は、メチル基、エチル基、 tert - ブチル基、フェ ニル基のいずれかーであることが好ましい。

(14)

【0061】

また、上記一般式(1)において、 R²は水素、またはtert - ブチル基であること が好ましい。または、 R²は一般式(2)の構造を有しており、かつ、 A r¹とA r⁴、 A r²とA r⁵、 A r³とA r⁶、 X と Y 、がそれぞれ同一である構造を有していることが好ま しい。

【 0 0 6 2 】

また、上記一般式(1)に示される構造を有するカルバゾール誘導体のうち、下記一般 ¹⁰ 式(3)に示される構造を有するカルバゾール誘導体は合成が容易であり、好ましい。 【化16】



20

(式中、R¹は、水素、炭素数1~6のアルキル基、炭素数6~25のアリール基、炭素 数5~9のヘテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数1~7のアシル基のいずれか を表し、R²は、水素、炭素数1~6のアルキル基、一般式(4)で示される置換基のい ずれかを表し、Ar¹~Ar²は同一でも異なっていても良く、炭素数6~25のアリール 基、炭素数5~9のヘテロアリール基のいずれかを表す。) 【化17】



(4)

30

【0063】

上記一般式(3)において、 R¹は、メチル基、エチル基、 t e r t - ブチル基、フェ ニル基のいずれかーであることが好ましい。

【0064】

また、上記一般式(3)において、R²は、水素、またはtert - ブチル基であることが好ましい。または、R²が一般式(4)の構造を有しており、かつ、Ar¹とAr²は同一の構造を有していることが好ましい。

【0065】

特に、下記一般式(5)に示される構造を有するカルバゾール誘導体であることがさら に好ましい。

(15)

【化18】



(式中、R¹は、水素、炭素数1~6のアルキル基、炭素数6~25のアリール基、炭素 10 数5~9のヘテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数1~7のアシル基のいずれか を表し、R²は、水素、炭素数1~6のアルキル基、構造式(6)で示される置換基のい ずれかを表す。)

【化19】



[0066]

上記一般式(5)において、 R¹は、メチル基、エチル基、 t e r t - ブチル基、フェ ニル基のいずれかーであることが好ましい。

【0067】

また、上記一般式(5)において、 R²は、水素、または t e r t - ブチル基であることが好ましい、または、 R²が構造式(6)の構造を有していることが好ましい。 【0068】

また、下記一般式(103)に示される構造を有するカルバゾール誘導体であることが さらに好ましい。

【化20】



(式中、R¹は、水素、炭素数1~6のアルキル基、炭素数6~25のアリール基、炭素数5~9のヘテロアリール基、アリールアルキル基、炭素数1~7のアシル基のいずれか 40 を表し、R²は、水素、炭素数1~6のアルキル基、構造式(104)で示される置換基のいずれかを表す。)

【化21】



50

20

【0069】

上記一般式(103)において、R¹は、メチル基、エチル基、tert-ブチル基、 フェニル基のいずれか一であることが好ましい。

【0070】

また、上記一般式(103)において、R²は、水素、またはtert - ブチル基であることが好ましい、または、R²が構造式(104)の構造を有していることが好ましい

【0071】

0

また、本発明のカルバゾール誘導体の具体例としては、下記の構造式(25)~(10 2)に示されるカルバゾール誘導体を挙げることができる。ただし、本発明はこれらに限 ¹⁰ 定されない。

【0072】

【化22】



(25)





(30)











【0073】

【化23】









10





(38)

20





[0074]

【化24】













20

10



【0075】

【化25】









10







20

30



•

[0076]

(20)





CH₃ CH₂ Ì (54)



10





20



[0077]











(62)









【化28】











20

10







30





 $\begin{array}{c} & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ &$



【化30】















30

20



【化31】













10





【0082】

【化32】









$$(\mathbf{y}_{N}, \mathbf{y}_{N}, \mathbf{y$$

30

10

20

【0083】

構造式(25)~(38)に示すカルバゾール誘導体は一般式(1)におけるR²が水 素の場合のものであり、構造式(39)~(52)に示すカルバゾール誘導体は一般式(1)におけるR²がアルキル基の場合のものである。

【0084】

構造式(53)~(66)に示すカルバゾール誘導体は、カルバゾール骨格に同じ置換 基が結合した構造をしており、異なる置換基が結合した構造のカルバゾール誘導体よりも 合成が容易である。つまり、一般式(1)において、R²は一般式(2)の構造を有して おり、Ar¹とAr⁴が同一、Ar²とAr⁵が同一、Ar³とAr⁶が同一、XとYが同一で ある構造を有している場合、カルバゾール骨格に同じ置換基を結合させればよいため、合 成が容易となる。

【0085】

また、本発明のカルバゾール誘導体は、構造式(67)~(75)に示すように、ハロ ゲン元素を有していてもよい。

【0086】

また、一般式(1)および一般式(2)におけるXおよびYの置換の位置は、構造式(28)、構造式(42)、構造式(56)に示したようなオルト位だけでなく、構造式(76)~(78)に示すようにメタ位であってもよい。また、パラ位であってもよい。

50

また、構造式(79)~(102)に示すように、一般式(1)および一般式(2)に おけるXおよびYの置換基は、複素環であってもよい。

【0088】

本発明のカルバゾール誘導体の合成方法としては、種々の反応の適用が可能である。例 えば、下記の反応スキーム(A - 1)に示す方法が挙げられる。ただし、本発明のカルバ ゾール誘導体の合成方法は、これに限定されることはない。

【0089】

【化33】



10

【 0 0 9 0 】

(実施の形態2)

本実施の形態では、実施の形態1に示すカルバゾール誘導体を用いた発光素子について 20 説明する。

[0091]

本発明における発光素子の構造は、一対の電極間に、発光物質を含む層を有するもので ある。なお、素子構造については、特に制限はなく、目的に応じて、公知の構造を適宜選 択することができる。

【0092】

図1に、本発明における発光素子の素子構成の一例を模式的に示す。図1に示す発光素 子は、第1の電極101と第2の電極103との間に発光物質を含む層102を有する構 成となっている。本実施の形態では、第1の電極101は陽極として機能し、第2の電極 103は陰極として機能する。そして、発光物質を含む層102のうち、陽極と接する層 104は、本発明のカルバゾール誘導体を含んでいる。なお、本発明における陽極とは、 発光物質を含む層に正孔を注入する電極のことを示す。また、本発明における陰極とは、 発光物質を含む層に電子を注入する電極のことを示す。

【0093】

陽極としては、公知の材料を用いることができ、仕事関数の大きい(具体的には4.0 eV以上)金属、合金、導電性化合物、およびこれらの混合物などを用いることが好まし い。具体的には、インジウム錫酸化物(以下、ITOと示す)、または珪素を含有したイ ンジウム錫酸化物、2~20%の酸化亜鉛(ZnO)を含む酸化インジウム等の他、金(Au)、白金(Pt)、ニッケル(Ni)、タングステン(W)、クロム(Cr)、モリ プデン(Mo)、鉄(Fe)、コバルト(Co)、銅(Cu)、パラジウム(Pd)、ま たは金属材料の窒化物(例えば、窒化チタン:TiN)等が挙げられる。 【0094】

一方、陰極としては、公知の材料を用いることができ、仕事関数の小さい(具体的には 3.8 e V以下)金属、合金、導電性化合物、およびこれらの混合物などを用いることが 好ましい。具体的には、元素周期律の1族または2族に属する金属、すなわちリチウム(Li)やセシウム(Cs)等のアルカリ金属、およびマグネシウム(Mg)、カルシウム (Ca)、ストロンチウム(Sr)等のアルカリ土類金属、およびこれらを含む合金(M gAg、AlLi)、ユウロピウム(Eu)、イッテルビウム(Yb)等の希土類金属お よびこれらを含む合金等が挙げられる。ただし、高い電子注入性を有する電子注入層を用 いることにより、仕事関数の高い材料、すなわち、通常は陽極に用いられている材料で陰

極を形成することもできる。例えば、Al、Ag、ITO等の金属・導電性無機化合物により陰極を形成することもできる。

(27)

【0095】

発光物質を含む層102には、公知の材料を用いることができ、低分子系材料および高 分子系材料のいずれを用いることもできる。なお、発光物質を含む層102を形成する材 料には、有機化合物材料のみから成るものだけでなく、無機化合物を一部に含む構成も含 めるものとする。また、発光物質を含む層は、正孔注入層、正孔輸送層、正孔阻止層(ホ ールブロッキング層)、発光層、電子輸送層、電子注入層等を適宜組み合わせて構成され るが、単層で構成してもよいし、複数の層を積層させた構成としてもよい。

[0096]

なお、本発明のカルバゾール誘導体は、正孔注入性に優れているため、正孔注入性材料 として正孔注入層に用いることが好ましい。また、本発明のカルバゾール誘導体は、正孔 輸送性にも優れているため、正孔輸送性材料として用いることもできる。具体的には、発 光物質を含む層のうち、正孔輸送層、発光層のホスト材料として用いることができる。ま た、本発明のカルバゾール誘導体は青色などの発光を示すことができるため、発光材料と して用いてもよい。具体的には、発光層のゲスト材料として用いることができる。

【0097】

以下に、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層に用いる具体的な 材料を示す。

【0098】

正孔注入層を形成する正孔注入性材料としては、本発明のカルバゾール誘導体を用いる ことができる。本発明のカルバゾール誘導体は優れた正孔注入性を有しており、本発明の カルバゾール誘導体を正孔注入性材料として用いることにより、発光素子の駆動電圧を低 減することが可能である。

【0099】

また、本発明のカルバゾール誘導体を正孔輸送層や発光層に用いる場合、正孔注入層を 形成する正孔注入性材料としては公知の材料を用いることができる。具体的には、有機化 合物であればポルフィリン系の化合物が有効であり、フタロシアニン(略称:H₂ - P c)、銅フタロシアニン(略称:Cu - P c)等を用いることができる。また、導電性高分 子化合物に化学ドーピングを施した材料もあり、ポリスチレンスルホン酸(略称:PSS)をドープしたポリエチレンジオキシチオフェン(略称:PEDOT)や、ポリアニリン (略称:PAni)などを用いることもできる。また、正孔注入層として、VO_x、Mo O_xのような無機半導体膜や、Al₂O₃などの無機絶縁体の超薄膜も有効である。 【0100】

また、正孔輸送層を形成する正孔輸送性材料としては、芳香族アミン系(すなわち、ベンゼン環 - 窒素の結合を有するもの)の化合物が好適である。広く用いられている材料として、例えば、N,N' - ビス(3 - メチルフェニル) - N,N' - ジフェニル - [1, 1' - ビフェニル] - 4,4' - ジアミン(以下、TPDと示す)の他、その誘導体であ る4,4' - ビス[N - (1 - ナフチル) - N - フェニル - アミノ] - ビフェニル(以下 、 - NPDと示す)や、4,4',4' ' - トリス(N - カルバゾリル) - トリフェニ ルアミン(以下、TCTAと示す)、4,4',4' ' - トリス(N,N - ジフェニル -アミノ) - トリフェニルアミン(以下、TDATAと示す)、4,4',4' ' - トリス [N - (3 - メチルフェニル) - N - フェニル - アミノ] - トリフェニルアミン(以下、 MTDATAと示す)などのスターバースト型芳香族アミン化合物が挙げられる。 【0101】

また、本発明のカルバゾール誘導体は正孔輸送性に優れているため、正孔輸送材料として用いることができる。

【0102】

また、発光層を形成する発光性材料としては、具体的には、トリス(8 - キノリノラト)アルミニウム(以下、 A 1 q ₃と示す)、トリス(4 - メチル - 8 - キノリノラト)ア

10

20

30

40

ルミニウム(以下、Almq₃と示す)、ビス(10-ヒドロキシベンゾ[h]-キノリ ナト)ベリリウム(以下、BeBq₂と示す)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト) -(4-ヒドロキシ-ビフェニリル)-アルミニウム(以下、BAlqと示す)、ビス[2-(2-ヒドロキシフェニル)-ベンゾオキサゾラト]亜鉛(以下、Zn(BOX)₂ と示す)、ビス[2-(2-ヒドロキシフェニル)-ベンゾチアゾラト]亜鉛(以下、Z n(BTZ)₂と示す)などの金属錯体の他、各種蛍光色素が有効である。 【0103】

なお、ゲスト材料と組み合わせて発光層を形成する場合には、ゲスト材料としては、具体的には、4 - (ジシアノメチレン) - 2 - メチル - 6 - (p - ジメチルアミノスチリル) - 4 H - ピラン(略称:D C M 1)、4 - (ジシアノメチレン) - 2 - メチル - 6 - (ジュロリジン - 4 - イル - ビニル) - 4 H - ピラン(略称:D C M 2)、N,N - ジメチ ルキナクリドン(略称:D M Q d)、9,10 - ジフェニルアントラセン、5,12 - ジ フェニルテトラセン(略称:D P T)、クマリン6、ペリレン、ルブレンなどの一重項発 光材料(蛍光材料)の他、ビス(2 - (2 ' - ベンゾチエニル)ピリジナト - N,C³,)(アセチルアセトナト)イリジウム(略称:Ir(b t p)2(a c a c))などの三 重項発光材料(燐光材料)も用いることができる。

【0104】

なお、本発明のカルバゾール誘導体は、青色などの発光を示すことができる発光性材料 であるので、発光層のゲスト材料としても用いることも可能である。なお、本実施の形態 では、主に青色発光する場合について説明したが、本発明のカルバゾール誘導体は、青色 以外の発光色を示すこともできるため、青色に発光する発光素子に限定されることはない

20

10

【0105】

また、本発明のカルバゾール誘導体は、正孔輸送性に優れているため、発光層のホスト 材料として用いることもできる。

【0106】

電子輸送層を形成する電子輸送性材料としては、先に述べたAlg。、トリス(5-メチル - 8 - キノリノラト)アルミニウム(略称:A1mg₃)、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラト) - 4 - フェニルフェノラト - アルミニウム(略称: BAlq)、トリス (8 - キノリノラト)ガリウム(略称:Gaq₃)、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラ ト) - 4 - フェニルフェノラト - ガリウム (略称: B G a q)、 ビス (1 0 - ヒドロキシ ベンゾ [h] - キノリナト)ベリリウム略称: B e B q 。)、ビス [2 - (2 - ヒドロキ シフェニル)ベンゾオキサゾラト]亜鉛(略称:Zn(BOX)。)、ビス[2-(2-ヒドロキシフェニル)ベンゾチアゾラト]亜鉛(略称:Ζn(BTΖ)₂)などの金属錯 体が挙げられる。さらに、金属錯体以外にも、2-(4-ビフェニリル)-5-(4-t ert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール(略称:PBD)や、1,3 - ビス [5 - (p - t e r t - ブチルフェニル) - 1 , 3 , 4 - オキサジアゾール - 2 -イル]ベンゼン(略称: O X D - 7)、3 - (4 - t e r t - ブチルフェニル) - 4 - フ ェニル - 5 - (4 - ビフェニリル) - 1 , 2 , 4 - トリアゾール(略称: TAZ)、3 -(4 - tert - ブチルフェニル) - 4 - (4 - エチルフェニル) - 5 - (4 - ビフェニ リル) - 1, 2, 4 - トリアゾール(略称: p - E t T A Z)、バソフェナントロリン(略称:BPhen)、バソキュプロイン(略称:BCP)等を用いることができる。 [0107]

電子注入層に用いることができる電子注入性材料としては、上述した電子輸送性材料を 用いることができる。その他に、LiF、CsFなどのアルカリ金属ハロゲン化物や、C aF2のようなアルカリ土類ハロゲン化物、Li2Oなどのアルカリ金属酸化物のような絶 縁体の超薄膜がよく用いられる。また、リチウムアセチルアセトネート(略称:Li(a cac))や8-キノリノラト-リチウム(略称:Liq)などのアルカリ金属錯体も有 効である。さらに、上述した電子輸送性材料と、Mg、Li、Cs等の仕事関数の小さい 金属とを混合した層を電子注入層として使用することもできる。また、モリブデン酸化物

30

(MoOx)やバナジウム酸化物(VOx)、ルテニウム酸化物(RuOx)、タングス テン酸化物(WOx)等の金属酸化物、またはベンゾオキサゾール誘導体とアルカリ金属 、アルカリ土類金属、または遷移金属のいずれか一または複数の材料とを含むようにして も良い。また酸化チタンを用いていても良い。

【0108】

本発明のカルバゾール誘導体は、HOMO準位が高い。よって、仕事関数の大きい材料 により形成されている陽極からの正孔注入障壁が小さく、正孔が注入されやすい。従って 、陽極と接する層に本発明のカルバゾール誘導体を含ませることにより駆動電圧を低減す ることができる。

[0109]

10

また、本発明のカルバゾール誘導体は、LUMO準位も高い。そのため電子注入障壁が 高く、陽極側へ電子が突き抜けることを抑制することができる。よって、キャリアの再結 合の確率が高くなり、発光効率が向上する。つまり、キャリアの再結合の確率が高くなる ことにより、同じ輝度を達成するために必要な電流が少なくて済む。

[0110]

さらに、低電圧駆動および低電流駆動が可能となることにより、発光素子の長寿命化、 信頼性向上という効果も得られる。

[0111]

(実施の形態3)

本実施の形態では、本発明のカルバゾール誘導体を用いた発光素子を有する発光装置に ²⁰ ついて説明する。

【0112】

本実施の形態では、画素部に本発明の発光素子を有する発光装置について図11を用い て説明する。なお、図11(A)は、発光装置を示す上面図、図11(B)は図11(A))をA-A'およびB-B'で切断した断面図である。点線で示された601は駆動回路 部(ソース側駆動回路)、602は画素部、603は駆動回路部(ゲート側駆動回路)で ある。また、604は封止基板、605はシール材であり、シール材605で囲まれた内 側は、空間607になっている。

【0113】

なお、引き回し配線608はソース側駆動回路601及びゲート側駆動回路603に入 力される信号を伝送するための配線であり、外部入力端子となるFPC(フレキシブルプ リントサーキット)609からビデオ信号、クロック信号、スタート信号、リセット信号 等を受け取る。なお、ここではFPCしか図示されていないが、このFPCにはプリント 配線基盤(PWB)が取り付けられていても良い。本明細書における発光装置には、発光 装置本体だけでなく、それにFPCもしくはPWBが取り付けられた状態をも含むものと する。

[0114]

次に、断面構造について図11(B)を用いて説明する。素子基板610上には駆動回 路部及び画素部が形成されているが、ここでは、駆動回路部であるソース側駆動回路60 1と、画素部602中の一つの画素が示されている。

【0115】

なお、ソース側駆動回路601はnチャネル型TFT623とpチャネル型TFT62 4とを組み合わせたCMOS回路が形成される。また、駆動回路を形成するTFTは、公 知のCMOS回路、PMOS回路もしくはNMOS回路で形成しても良い。また、本実施 の形態では、基板上に駆動回路を形成したドライバーー体型を示すが、必ずしもその必要 はなく、駆動回路を基板上ではなく外部に形成することもできる。

【0116】

また、画素部602はスイッチング用TFT611と、電流制御用TFT612とその ドレインに電気的に接続された第1の電極613とを含む複数の画素により形成される。 なお、第1の電極613の端部を覆って絶縁物614が形成されている。ここでは、ポジ

型の感光性アクリル樹脂膜を用いることにより形成する。

【0117】

また、被覆性を良好なものとするため、絶縁物614の上端部または下端部に曲率を有 する曲面が形成されるようにする。例えば、絶縁物614の材料としてポジ型の感光性ア クリルを用いた場合、絶縁物614の上端部のみに曲率半径(0.2µm~3µm)を有 する曲面を持たせることが好ましい。また、絶縁物614として、光の照射によってエッ チャントに不溶解性となるネガ型、或いは光の照射によってエッチャントに溶解性となる ポジ型のいずれも使用することができる。

[0118]

第1の電極613上には、発光物質を含む層616、および第2の電極617がそれぞ れ形成されている。ここで、陽極として機能する第1の電極613に用いる材料としては、仕事関数の大きい材料を用いることが望ましい。例えば、ITO膜、または珪素を含有したインジウム錫酸化物膜、2~20%の酸化亜鉛を含む酸化インジウム膜、窒化チタン 膜、クロム膜、タングステン膜、Zn膜、Pt膜などの単層膜の他、窒化チタンとアルミニウムを主成分とする膜との積層、窒化チタン膜とアルミニウムを主成分とする膜との積層、窒化チタン膜とアルミニウムを主成分とする膜との積層、窒化チタンドとの3層構造等を用いることができる。なお、積層構造とすると、配線としての抵抗も低く、良好なオーミックコンタクトがとれ、さらに陽極として機能させることができる。

【0119】

また、発光物質を含む層616は、蒸着マスクを用いた蒸着法、インクジェット法、ス ²⁰ ピンコート法等の公知の方法によって形成される。発光物質を含む層616には、本発明 のカルバゾール誘導体が含まれている。また、本発明のカルバゾール誘導体と組み合わせ て用いる材料としては、低分子系材料、中分子材料(オリゴマー、デンドリマーを含む) 、または高分子系材料であっても良い。また、発光物質を含む層に用いる材料としては、 通常、有機化合物を単層もしくは積層で用いる場合が多いが、本発明においては、有機化 合物からなる膜の一部に無機化合物を用いる構成も含めることとする。

【0120】

なお、本発明のカルバゾール誘導体は優れた正孔注入性を有しているため、正孔注入性 材料として用いることが好ましい。また、本発明のカルバゾール誘導体は正孔輸送性にも 優れているため、正孔輸送性材料として用いることもできる。

【0121】

さらに、発光物質を含む層616上に形成される第2の電極(陰極)617に用いる材料としては、仕事関数の小さい材料(A1、Mg、Li、Ca、またはこれらの合金や化合物MgAg、MgIn、AlLi、CaF₂、LiF、窒化カルシウム)を用いることが好ましい。なお、発光物質を含む層616で生じた光が第2の電極617を透過する場合には、第2の電極(陰極)617として、膜厚を薄くした金属薄膜と、透明導電膜(ITO、2~20%の酸化亜鉛を含む酸化インジウム、珪素を含有したインジウム錫酸化物、酸化亜鉛(ZnO)等)との積層を用いるのが良い。

[0122]

さらにシール材605で封止基板604を素子基板610と貼り合わせることにより、 素子基板610、封止基板604、およびシール材605で囲まれた空間607に発光素 子618が備えられた構造になっている。なお、空間607には、充填材が充填されてお り、不活性気体(窒素やアルゴン等)が充填される場合の他、シール材605で充填され る場合もある。

【0123】

なお、シール材605にはエポキシ系樹脂を用いるのが好ましい。また、これらの材料 はできるだけ水分や酸素を透過しない材料であることが望ましい。また、封止基板604 に用いる材料としてガラス基板や石英基板の他、FRP(Fiberglass-Rei nforced Plastics)、PVF(ポリビニルフロライド)、マイラー、ポ リエステルまたはアクリル等からなるプラスチック基板を用いることができる。 30

[0124]

以上のようにして、本発明の発光素子を有する発光装置を得ることができる。

【0125】

本発明の発光装置は、正孔注入性および正孔輸送性に優れたカルバゾール誘導体を有し ているため、駆動電圧を低減することができる。

【0126】

また、本発明のカルバゾール誘導体は、電子注入障壁が高く、陽極側へ電子が突き抜け ることを抑制することができるので、キャリアの再結合の確率が向上し、発光効率が向上 する。つまり、キャリアの再結合の確率が向上することにより、同じ輝度を達成するため に必要な電流が少なくて済む。

【0127】

また、低電圧駆動および低電流駆動が可能となることにより、発光装置の長寿命化、信頼性向上が可能となる。

【0128】

また、低電圧駆動および低電流駆動が可能であるため、消費電力の低減も実現できる。 【実施例1】

【0129】

【0130】 【化34】

本発明のカルバゾール誘導体の一例として、構造式(28)で示される3-[N-(4 -ジフェニルアミノフェニル)-N-フェニルアミノ]-9-フェニルカルバゾール(略 称:PCzDPA1)の合成方法について説明する。

20

10



30

3-[N-(4-Diphenylaminophenyl)-N-phenylamino] -9-phenylcarbazole

【0131】

[ステップ1] まず、4 - ブロモトリフェニルアミンの合成方法について説明する。4 - ブロモトリフ ェニルアミンの合成スキームを(A - 2)に示す。 【0132】 【化35】



40

[0133]

トリフェニルアミン54.0g(220mmol)の1.5L酢酸エチル溶液に、N-プロモコハク酸イミド(NBS)35.6g(200mmol)を加えて一晩撹拌した。 1Lまで濃縮した後、5%酢酸ナトリウム水溶液1Lで洗浄した。洗浄後の溶液をさらに 50mL程度にまで濃縮し、メタノールを加えて析出させることにより、白色粉末を46.5g、収率73%で得た。 【0134】 [ステップ2] 次に、N-(4-ジフェニルアミノフェニル) - N-フェニルアミンの合成方法につい て説明する。N-(4-ジフェニルアミノフェニル) - N-フェニルアミンの合成スキー ムを(A-3)に示す。 【0135】 【化36】



10

【0136】

4 - ブロモトリフェニルアミン559mg(6mmol)、ジベンジリデンアセトンパ ラジウム(0)345mg(0.6mmol)、ナトリウムターシャルプトキシド577 mg(6mmol)を三つロフラスコに入れ、窒素置換した後、これらを含むフラスコに 脱水トルエン5mlを加えた。これを約3分間気泡が出なくなるまで脱気した。ここに、 20 アニリン559mg(6mmol)、トリターシャルブチルホスフィン(10%ヘキサン 溶液) 0 . 3 7 m l (1 . 8 m m o l)を加え、窒素雰囲気下 8 0 、 5 時間加熱撹拌を 行った。薄膜クロマトグラフィー(TLC)で原料の4-ブロモトリフェニルアミンが殆 ど無くなったことを確認した。飽和食塩水を加えて反応を終了させ、トルエン層と水層を 得た。水層を酢酸エチル約100mlで抽出し、この酢酸エチル層とトルエン層とを混合 した。この混合溶液に硫酸マグネシウムを加えて水分を除去し、濾過することにより硫酸 マグネシウムを取り除いた。このろ液を濃縮した後、酢酸エチル:ヘキサン=1:20の 溶媒を用いたシリカゲルカラムにて目的物を分取した。分取後さらに濃縮し、ヘキサンを 加え、超音波洗浄機を用いることにより目的物を析出させた。析出物が出てきてから再び 濃縮、回収し、クリーム色粉末を700mg、収率42%で得た。 30 **[**0137**]**

- 「ステップ3]

3 - ヨード - 9 - フェニルカルバゾールの合成方法について説明する。 N - フェニル -3 - ヨードカルバゾールの合成スキームを(A - 4)に示す。

【0138】

【化37】



40

【0139】

N-フェニルカルバゾール4.9g(20mmol)を氷酢酸100mlに溶かし、N -ヨードコハク酸イミド4.48g(20mmol)をゆっくり加えた後、室温で一晩撹 拌した。反応開始後から2.5時間後に白濁し始め、3.5時間後に淡橙色の析出物によ り懸濁した。この懸濁液を飽和食塩水300mlに滴下することにより、淡サーモンピン ク色の塊状物を得た。この塊状物を水で3回洗浄した後、200mlの酢酸エチルを加え て溶解させ、炭酸水素ナトリウム水溶液、次いで水で洗浄した。硫酸マグネシウムを加え て水分を除去した後、濾過することにより硫酸マグネシウムを取り除いた。この溶液にへ

キサンを加えて過熱し、再結晶を行うことにより、白色粉末を5g、収率68%で得た。 【0140】

また、3-ヨード-9-フェニルカルバゾールの合成は、以下の方法で行うこともできる。N-フェニルカルバゾール24.3g(100mmol)を氷酢酸600mlに溶かし、N-ヨードコハク酸イミド22.5g(100mmol)をゆっくり加えた後、室温で一晩撹拌した。反応開始後から2.5時間後に白濁し始め、3.5時間後に淡橙色の析出物により懸濁した。この懸濁液を濾過した。この濾物を炭酸水素ナトリウム水溶液、次いで水で洗浄した。最後にメタノールで洗浄し、白色粉末を24.7g、収率67%で得た。

[0141]

[ステップ4]

3 - [N - (4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - フェニルアミノ] - 9 - フェニル カルバゾール(略称: P C z D P A 1)の合成方法について説明する。 P C z D P A 1 の 合成スキームを(A - 5)に示す。

【0142】

【化38】



[0143]

3 - ヨード - 9 - フェニルカルバゾール 6 2 7 . 6 4 mg(1.7 mm o 1)、N -(4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - フェニルアミン 6 7 2 . 8 6 mg (2 . 0 mm ol)ジベンジリデンアセトンパラジウム57.5mg(0.1mmol)ナトリウムタ ーシャルブトキシド335mg(3.5mmol)を三つロフラスコに入れ、窒素置換し た。脱水トルエンを3.5ml加え脱気を3分行った。トリターシャルブチルホスフィン (10 w % ヘキサン溶液) 0.4 m l を加えた後、容器を軽く上下に振り、内容物を撹拌 した。マイクロウェーブを200Wで照射しながら10分、80 で加熱撹拌を行った。 反応後、飽和食塩水を加え、酢酸エチル100mlで抽出した。さらに硫酸マグネシウム を加えて水分を除去した後、濾過することにより硫酸マグネシウムを取り除いた。ろ液を 濃縮し、酢酸エチル:ヘキサン=1:1の溶媒を用いたシリカゲルカラムで分取した。分 取した溶液にヘキサンを加えて加熱し、再結晶を行うことによりクリーム色粉末を650 mg、収率65%で得た。NMRのデータを以下に示す。¹H NMR(300MHz、 DMSO-d); = 6.89-7.05 (m、13H)、7.21-7.28 (m、9 H)、7.32-7.43(m、3H)、7.50-7.69(m、5H)、8.02(s、1H)、8.14(d、j=7.2、1H)。また、¹H NMRのチャートを図1 3に、また図13における6.0~9.0ppmの部分を拡大したものを図14に示す。 **(**0 1 4 4 **)**

得られたPCzDPA1の熱重量測定 - 示差熱分析(TG-DTA:Thermog ravimetry-Differential Thermal Analysis) を行った。なお、測定には示差熱熱重量同時測定装置(セイコー電子工業株式会社製,T G/DTA 320型)を用い、窒素雰囲気下、10 /minの昇温速度で熱物性を評 価した。その結果、重量と温度の関係(熱重量測定)から、常圧下で、測定開始時におけ る重量に対し95%以下の重量になる温度は、375 であった。 10

30

また、融点測定器(アズワン社製、ATM-01)によって測定したところ、融点は1 85~186 であった。

【0145】

また、PCzDPA1のトルエン溶液およびPCzDPA1の薄膜の吸収スペクトルを 図3に示す。測定には、紫外可視分光光度計(日本分光株式会社製、V550型)を用い た。溶液は石英セルに入れ、薄膜は石英基板に蒸着してサンプルを作製した。図3におい て横軸は波長(nm)、縦軸は吸光度を表す。最大吸収波長はトルエン溶液の場合では3 18nm、薄膜の場合で321nmであった。また、PCzDPA1のトルエン溶液(励 起波長330nm)およびPCzDPA1の薄膜(励起波長321nm)の発光スペクト ルを図4に示す。図4において横軸は波長(nm)、縦軸は発光強度(任意単位)を表す 。最大発光波長はトルエン溶液の場合では445nm(励起波長330nm)、薄膜の場 合で445nm(励起波長321nm)であった。 【0146】

また、PCzDPA1の薄膜状態におけるHOMO準位とLUMO準位の測定を行った。HOMO準位の値は、光電子分光装置(理研計器(株)製、AC-2)を用いて測定したイオン化ポテンシャルの値を、負の値に換算することにより得た。また、LUMO準位の値は、図3における薄膜の吸収端をエネルギーギャップとし、HOMO準位の値に加算することにより得た。その結果、HOMO準位とLUMO準位はそれぞれ-5.16eV

と - 2 . 0 1 e V であった。

【0147】

なお、本実施例では、3-ヨード-9-フェニルカルバゾールを用いて、3-[N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-フェニルアミノ]-9-フェニルカルバゾール(略称:PCzDPA1)を合成する方法について説明したが、3-ブロモ-9-フェニル カルバゾールを用いてもPCzDPA1を合成することができる。3-ブロモ-9-フェ ニルカルバゾールは、3-ヨード-9-フェニルカルバゾールに比べ、材料が安価である 。一方、3-ヨード-9-フェニルカルバゾールは、3-ブロモ-9-フェニルカルバゾ ールに比べ、反応時間を短縮することができ、触媒の量を約1/10にしても反応が進行 する。

【実施例2】

[0148]

本発明のカルバゾール誘導体の一例として、構造式(56)で示される3,6-ビス[N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-フェニルアミノ]-9-フェニルカルバゾ ール(略称:PCzDPA2)の合成方法について説明する。

[0 1 4 9 **]**

【化39】



40

3,6-bis[N-(4-Diphenylaminophenyl)-N-phenylamino] -9-phenylcarbazole

【0150】 [ステップ1] 3,6-ジヨード-9-フェニルカルバゾールの合成方法について説明する。3,6-ジヨード-9-フェニルカルバゾールの合成スキームを(A-6)に示す。 【0151】 10



(35)

【化40】



【0152】

N-フェニルカルバゾール24.3g(100mmol)を氷酢酸700mlに溶かし、N-ヨードコハク酸イミド44.9g(200mmol)をゆっくり加えた後、室温で 一晩撹拌した。反応開始後、2.5時間後に白濁し始め、3.5時間後に析出が始まった 。得られた析出物をろ過し、このろ物を炭酸水素ナトリウム水溶液中に懸濁して中和させ た。これをろ過し、水で洗浄してから乾燥させ、オフホワイトの粉末を47g、収率95 %で得た。

【0153】

[ステップ2]

3 , 6 - ビス [N - (4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - フェニルアミノ] - 9 -フェニルカルバゾール(略称: P C z D P A 2)の合成方法について説明する。 P C z D P A 2 の合成スキームを(A - 7)に示す。

【 0 1 5 4 】

【化41】



20

30

40

【0155】

3,6-ジョード-9-フェニルカルバゾール5.44g(11mmol)、N-(4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - フェニルアミン 9 g (2 7 m m o 1) ジベンジリデ ンアセトンパラジウム 5 0 0 m g (0.87 m m o 1) ナトリウムターシャルブトキシド 3.35g(35mmol)を三つロフラスコに入れ、窒素置換した。脱水トルエンを1 00m1加え脱気を3分行った。トリターシャルブチルホスフィン(10w%へキサン溶 液) 4 m l を加えた後、 8 0 、窒素雰囲気下にて 1 6 時間加熱撹拌を行った。反応後、 飽和食塩水を加え、酢酸エチル200mlで抽出した。硫酸マグネシウムを加えて水分を 除去した後、濾過することにより硫酸マグネシウムを取り除いた。ろ液を濃縮し、酢酸エ チル:ヘキサン=1:10の溶液に滴下することで懸濁させた。その後、まず、この懸濁 液の上清を採取し、酢酸エチル:ヘキサン=1:10の溶媒を用いてシリカゲルカラムに より精製し、濃縮することでクリーム色粉末を得た。また、上記懸濁液の不溶成分を、ト ルエン:ヘキサン=5:1の溶媒を用いてシリカゲルカラムにより精製し、濃縮すること でクリーム色粉末を得た。以上により得られたクリーム色粉末が目的物であり、合計で6 .5g、収率75%であった。NMRのデータを以下に示す。¹H NMR(300MH z、DMSO-d); = 6.86-6.97(m、26H)、7.18-7.36(m 、14H)、7.35(d、j=9.0、2H)、7.52-7.66(m、5H)、7 .99(s、2H)。また、¹H NMRのチャートを図15に、また図15における6 .0~9.0ppmの部分を拡大したものを図16に示す。 [0156]

得られた P C z D P A 2 の熱重量測定 - 示差熱分析(TG - D T A : Thermogr avimetry - D ifferential Thermal Analysis)を 行った。なお、測定には示差熱熱重量同時測定装置(セイコー電子工業株式会社製,TG / D T A 3 2 0 型)を用い、窒素雰囲気下、10 / m inの昇温速度で熱物性を評価 した。その結果、重量と温度の関係(熱重量測定)から、常圧下で、測定開始時における 重量に対し95%以下の重量になる温度は、460 であった。

また、融点測定器(アズワン社製、ATM-01)によって測定したところ、融点は17 3~181 であった。

【 0 1 5 7 】

 また、PCzDPA2のトルエン溶液およびPCzDPA2の薄膜の吸収スペクトルを
 10

 図5に示す。測定には、紫外可視分光光度計(日本分光株式会社製、V550型)を用いた。溶液は石英セルに入れ、薄膜は石英基板に蒸着してサンプルを作製した。図5において横軸は波長(nm)、縦軸は吸光度を表す。最大吸収波長はトルエン溶液の場合では318nm、薄膜の場合では323nmであった。また、PCzDPA2のトルエン溶液(

 加起波長335nm)および薄膜(励起波長323nm)の発光スペクトルを図6に示す。図6において横軸は波長(nm)、縦軸は発光強度(任意単位)を表す。最大発光波長はトルエン溶液の場合では445nm(励起波長335nm)、薄膜の場合で452nm

 (励起波長323nm)であった。

(0158**)**

また、PCZDPA2の薄膜状態におけるHOMO準位とLUMO準位の測定を行った 20 。HOMO準位の値は、光電子分光装置(理研計器社製、AC-2)を用いて測定したイ オン化ポテンシャルの値を、負の値に換算することにより得た。また、LUMO準位の値 は、図5における薄膜の吸収端をエネルギーギャップとし、HOMO準位の値に加算する ことにより得た。その結果、HOMO準位とLUMO準位はそれぞれ-5.16eVと-2.16eVであった。

【実施例3】

[0159]

本実施例では、実施例1で合成した構造式(28)で示されるカルバゾール誘導体PC zDPA1を用いた発光素子について、図2を用いて説明する。

【0160】

まず、基板200上に発光素子の第1の電極201を形成する。本実施例では、第1の 電極は陽極として機能する。材料として透明導電膜の材料である酸化珪素を含有するイン ジウム錫酸化物を用い、スパッタリング法により110nmの膜厚で陽極を形成した。 【0161】

次に、第1の電極201上に発光物質を含む層202が形成される。なお、本実施例に おける発光物質を含む層202は、正孔注入層204、正孔輸送層211、発光層212 、電子輸送層213、電子注入層214からなる積層構造を有している。

[0162]

第1の電極201が形成された基板を市販の真空蒸着装置の基板ホルダーに第1の電極201が形成された面を下方にして固定し、真空蒸着装置の内部に備えられた蒸発源に本 発明のカルバゾール誘導体を入れ、抵抗加熱法を用いた蒸着法により50nmの膜厚で正 孔注入層204を形成する。なお、正孔注入層204を形成する材料として、本実施例で は、構造式(28)で示されるPCzDPA1を用いた。

【0163】

次に正孔輸送性に優れた材料により正孔輸送層211を形成する。正孔輸送層211を 形成する材料としては、公知の正孔輸送性材料を用いることができるが、本実施例では、

- NPDを同様の方法により、10nmの膜厚で形成した。

【0164】

次に発光層212を形成する。なお、発光層212において正孔と電子が再結合し、発 光を生じる。本実施例では、発光層212を形成する材料のうちホスト材料となるAlq

30

3と、ゲスト材料となるクマリン6とを用い、クマリン6が1質量%の割合でAlq3中に 含まれるように、共蒸着法により40nmの膜厚で形成した。 【0165】

次に、電子輸送層213を形成する。電子輸送層213を形成する材料としては、公知 の電子輸送性材料を用いることができるが、本実施例では、Alq₃を用い、30nmの 膜厚で蒸着法により形成した。

【0166】

次に、電子注入層214を形成する。電子注入層214には、公知の電子注入性材料を 用いることができるが、本実施例では、フッ化カルシウムを1nmの膜厚で蒸着法により 形成した。

【0167】

このようにして、正孔注入層204、正孔輸送層211、発光層212、電子輸送層2 13、および電子注入層214を積層して形成される発光物質を含む層202を形成した 後、第2の電極203をスパッタリング法または蒸着法により形成する。本実施例では、 第2の電極は陰極として機能する。本実施例では、A1を蒸着法により200nmの膜厚 で形成した。

【0168】

以上により、本実施例の発光素子が形成される。

【0169】

本発明の発光素子は、陽極と接する層に正孔注入性に優れたカルバゾール誘導体を含ん ²⁰ でいることにより、陽極からの正孔注入障壁を小さくすることができる。それにより、駆 動電圧が低減され、信頼性の高い発光素子を提供することが可能となる。

【実施例4】

【0170】

本実施例では、構造式(56)で示されるカルバゾール誘導体 PC ZD PA 2 を用いた 発光素子について説明する。

【0171】

実施例3と同様に、基板上に、陽極として酸化珪素を含有するインジウム錫酸化物を1 10nm、正孔注入層として、構造式(56)で示される本発明のカルバゾール誘導体P CzDPA2を50nm、正孔輸送層として NPDを10nm、発光層としてクマリ ン6とAlq₃とをクマリン6が1質量%の割合でAlq₃中に含まれるように、40nm の膜厚で形成した。次に電子輸送層としてAlq₃を30nm、電子注入層としてフッ化 カルシウムを1nm、陰極としてAlを200nmの膜厚で形成した。

【0172】

以上により、本実施例の発光素子が形成される。

【0173】

[比較例1]

比較例として、正孔注入層として、 4 , 4 ' - ビス(N - { 4 - [N , N - ビス(3 - メチルフェニル)アミノ]フェニル} - N - フェニルアミノ)ビフェニル(略称: D N T P D)を用いた発光素子を作製した。

【0174】

実施例3と同様に、基板上に、陽極として酸化珪素を含有するインジウム錫酸化物を1 10nm、正孔注入層として、DNTPDを50nm、正孔輸送層として NPDを1 0nm、発光層としてクマリン6とAlq3とをクマリン6が1質量%の割合でAlq3中 に含まれるように、40nmの膜厚で形成した。次に電子輸送層としてAlq3を30n m、電子注入層としてフッ化カルシウムを1nm、陰極としてAlを200nmの膜厚で 形成した。

【0175】

実施例3、実施例4および比較例1で作製した発光素子の輝度-電圧特性を図7に、電流-電圧特性を図8に示す。

10

30

【0176】

図7および図8より、本発明のカルバゾール誘導体を用いた発光素子は、一定輝度の発 光を得るための駆動電圧を低減できることがわかる。具体的には、1000cd/m²の 輝度で発光させるために必要な電圧は、実施例3で作製した発光素子では6.0Vであり 、このときの電流密度は8.5mA/cm²であった。同様に、1000cd/m²の輝度 で発光させるために必要な電圧は、実施例4で作製した発光素子では5.8V、そのとき の電流密度は8.2mA/cm²であり、比較例1で作製した発光素子では6.6V、そ のときの電流密度は11.0mA/cm²であった。つまり、本発明のカルバゾール誘導 体を発光素子に用いることにより、低電圧駆動、低電流駆動が可能となったことがわかる

(38)

【0177】

また、実施例3および比較例1で作製した発光素子の規格化輝度時間変化を図9に、電 圧時間変化を図10に示す。測定方法としては、初期輝度を3000cd/m²に設定し 、一定電流を流し続けることにより、輝度の時間変化および電圧の時間変化を測定した。 【0178】

図9より、実施例3で作製した発光素子は、比較例1で作製した発光素子に比べ、経時 変化による輝度の低下が少ないことがわかる。また、図10より、実施例3で作製した発 光素子は、経時的な電圧の上昇が小さい。よって、本発明のカルバゾール誘導体を用いた 発光素子は長寿命で、信頼性が高いことがわかる。

【0179】

実施例1および実施例2で示したように、構造式(28)で示されるPCzDPA1の HOMO準位は-5.16eVであり、構造式(56)で示されるPCzDPA2のHO MO準位は-5.16eVである。一方、比較例で示したDNTPDのHOMO準位は同 様の測定をした結果、-5.15eVであり、ほぼ同じ値を示した。よって、本発明のカ ルバゾール誘導体は、DNTPDとほぼ同様な正孔注入性を有すると考えられる。つまり 、陽極からの正孔注入障壁を低減することができ、その結果、駆動電圧を低減することが できる。

【0180】

さらに、本発明のカルバゾール誘導体を用いた発光素子は、DNTPDを用いた発光素 子よりも駆動電圧が低減するという測定結果を得ることができた。これは、DNTPDよ りも正孔輸送性に優れているためであると考えられる。正孔輸送性が向上することにより 、発光物質を含む層の中でのキャリアの移動が容易となり、DNTPDを用いた発光素子 よりもさらに駆動電圧を低減することができた。

【0181】

また、本発明の発光素子は、DNTPDを用いた発光素子よりも長寿命である。本発明 のカルバゾール誘導体は、LUMO準位が高く、電子注入障壁が高い。よって、陽極側へ の電子の突き抜けを抑制していると考えられる。そのため、キャリアの再結合の確率が高 まり、発光効率が向上すると考えられる。つまり、同じ輝度を実現するために必要な電流 が少なくて済むため、低電流駆動が可能になる。

【0182】

また、低電圧駆動および低電流駆動が可能となったため、信頼性が向上するという効果 も得られる。図9および図10に示した実際の測定結果を見ても、実施例3および実施例 4で作製した発光素子は、比較例1で作製した発光素子よりも長寿命であり、信頼性が高 いことがわかる。

【実施例5】

[0183]

本実施例では、本発明のカルバゾール誘導体を正孔注入性材料および正孔輸送性材料として用いた発光素子について説明する。

【0184】

実施例3と同様に、陽極として酸化珪素を含有するインジウム錫酸化物を110nmの 50

20

30

【0185】

次に、正孔注入層と正孔輸送層の両方の機能を持つ層として、構造式(28)で示され る本発明のカルバゾール誘導体PCzDPA1を60nm、発光層としてクマリン6とA 1q₃とをクマリン6が1質量%の割合でA1q₃中に含まれるように、40nmの膜厚で 形成する。次に電子輸送層としてA1q₃を30nm、電子注入層としてフッ化カルシウ ムを1nm、陰極としてA1を200nmの膜厚で形成する。

[0186]

以上により、本実施例の発光素子が形成される。

【0187】

<u>م ،</u>

10

本発明の発光素子は、陽極と接する層に正孔注入性に優れたカルバゾール誘導体を含ん でいることにより、陽極からの正孔注入障壁を小さくすることができる。それにより、駆 動電圧を低減することができる。

【0188】

また、本発明のカルバゾール誘導体は、正孔輸送性に優れているため、発光素子の正孔 輸送層に用いることにより、さらに駆動電圧を低減することができる。また、本発明のカ ルバゾール誘導体は、陽極側へ電子が突き抜けることを抑制する効果があり、キャリアの 再結合の確率を向上させることができ、発光効率を向上させることができる。その結果、 信頼性の高い発光素子を提供することが可能となる。

【実施例6】

[0189]

本実施例では、本発明の発光素子を用いて作製された発光装置をその一部に含む様々な 電気機器について説明する。

【0190】

本発明の発光素子を有する発光装置を用いて作製された電気機器として、ビデオカメラ 、デジタルカメラなどのカメラ、ゴーグル型ディスプレイ、ナビゲーションシステム、音 響再生装置(カーオーディオ、オーディオコンポ等)、パーソナルコンピュータ、ゲーム 機器、携帯情報端末(モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機または電子書籍 等)、記録媒体を備えた画像再生装置(具体的にはDigital Versatile

Disc(DVD)等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうる表示装置を備えた装置)などが挙げられる。これらの電気機器の具体例を図12に示す。

【0191】

図12(A)はテレビ受像機であり、筐体9101、支持台9102、表示部9103 、スピーカー部9104、ビデオ入力端子9105等を含む。本発明の発光素子を有する 発光装置をその表示部9103に用いることにより作製される。なお、テレビ受像機は、 コンピュータ用、TV放送受信用、広告表示用などの全ての情報表示用装置が含まれる。 【0192】

図12(B)はコンピュータであり、本体9201、筐体9202、表示部9203、 キーボード9204、外部接続ポート9205、ポインティングマウス9206等を含む 。本発明の発光素子を有する発光装置をその表示部9203に用いることにより作製され る。

【0193】

図12(C)はゴーグル型ディスプレイであり、本体9301、表示部9302、アーム部9303を含む。本発明の発光素子を有する発光装置をその表示部9302に用いる ことにより作製される。

【0194】

図12(D)は携帯電話であり、本体9401、筐体9402、表示部9403、音声 入力部9404、音声出力部9405、操作キー9406、外部接続ポート9407、ア ンテナ9408等を含む。本発明の発光素子を有する発光装置をその表示部9403に用 いることにより作製される。なお、表示部9403は黒色の背景に白色の文字を表示する

(39)

ことで携帯電話の消費電力を抑えることができる。

[0195]

図12(E)はカメラであり、本体9501、表示部9502、筐体9503、外部接 続ポート9504、リモコン受信部9505、受像部9506、バッテリー9507、音 声入力部9508、操作キー9509、接眼部9510等を含む。本発明の発光素子を有 する発光装置をその表示部9502に用いることにより作製される。

[0196]

以上の様に、本発明の発光素子を有する発光装置の適用範囲は極めて広く、この発光装 置をあらゆる分野の電気機器に適用することが可能である。本発明の発光素子を有する発 光装置を用いることにより、長寿命、低消費電力で、信頼性の高い電気機器を提供するこ とが可能となる。

10

20

30

【実施例7】

[0197]

本発明のカルバゾール誘導体の一例として、構造式(33)で示される3-[N-(4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - (1 - ナフチル)アミノ 1 - 9 - フェニルカルバゾ ール(略称:PCzTPN1)の合成方法について説明する。

[0198]

【化42】



[0199]

[ステップ1]

まず、N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル)アミンの合成方 法について説明する。N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル)ア ミンの合成スキームを(A-8)に示す。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

【化43】



40

[0201]

4 - プロモトリフェニルアミン3.2g(10mmol)、1 - アミノナフタレン1. 4 g (1 0 m m o 1)、ビス (ジベンジリデンアセトン) パラジウム (0) 5 8 m g (0 .1mmol)、ナトリウムターシャルブトキシド3.0g(30mmol)を窒素置換 した後、これらを含むフラスコに脱水キシレン40mlを加えた。これを約3分間気泡が 出なくなるまで脱気した。ここに、1,1-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン5 40mg(1.0mmol)を加え、窒素雰囲気下90、6.5時間加熱撹拌を行った 。ここにトルエン約300mLを加え、フロリジール、アルミナ、セライトを通して濾過 した。得られた濾液を、水、飽和食塩水で洗浄した。これら有機層に硫酸マグネシウムを

加えて乾燥させた。これをろ過し、濾液を濃縮してシリカゲルカラムクロマトグラフィー (トルエン:ヘキサン=3:7)にかけた。この分取した溶液を濃縮し、ヘキサンを加え て超音波洗浄機を用いることにより、得られた固体を濾取し、白色粉末のN-(4-ジフ ェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル)アミン1.8gを収率46%で得た。N MRのデータを以下に示す¹ H NMR(300MHz、DMSO-d); =6.93 -7.00(m、8H)、7.09(d、j=8.7、2H)、7.23-7.32(m 、5H)、7.39(t、j=7.8、1H)、7.48-7.52(m、3H)、7. 86-7.90(m、1H)8.20-8.23(m、2H)。¹³ C NMR(60MH z、DMSO-d); =113.2、118.6、120.9、121.7、122. 2、122.6、125.0、126.0、126.2、126.6、127.0、12 8.1、129.3、134.4、139.1、139.6、141.4、147.6。 また、¹ H NMRのチャートを図21に、また図21における6.5~8.5ppmの 部分を拡大したものを図22に示す。¹³ C NMRのチャートを図23に示す。 【0202】

(41)

[ステップ2]

次に、3 - [N - (4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - (1 - ナフチル)アミノ] - 9 - フェニルカルバゾール(略称: PCzTPN1)の合成方法について説明する。3 - [N - (4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - (1 - ナフチル)アミノ] - 9 - フェ ニルカルバゾール(略称: PCzTPN1)の合成スキームを(A - 9)に示す。 【0203】

【化44】



[0204]

3 - ヨード - 9 - フェニルカルバゾール7 4 0 mg(2.0 mmol)、N - (4 -ジフェニルアミノフェニル) - N-(1-ナフチル)アミン 700mg(1.8mmo ジベンジリデンアセトンパラジウム12mg(0.02mmol)ナトリウムターシ ャルプトキシド600mg(6.0mmol)を窒素置換した。脱水キシレンを5ml加 え脱気を3分行った。トリターシャルブチルホスフィン(10w%ヘキサン溶液)0.1 m1(0.05mmo1)を加えた。窒素雰囲気下90、5.5時間加熱撹拌を行った 。ここにトルエン約100mLを加え、フロリジール、アルミナ、セライトを通して濾過 した。得られた濾液を、水、飽和食塩水で洗浄した。これら有機層に硫酸マグネシウムを 加えて乾燥させた。これをろ過し、濾液を濃縮してシリカゲルカラムクロマトグラフィー (トルエン:ヘキサン=3:7)にかけた。この分取した溶液を濃縮し、ヘキサンを加え て超音波洗浄機を用いることにより、得られた固体を濾取し、黄色粉末のPCzTPN1 を500mg得た。収率44%であった。NMRのデータを以下に示す。¹Η NMR(300MHz、DMSO-d); = 6.74(d、j=8.7、2H)、6.88-7 . 0 0 (m、 8 H)、 7 . 1 6 - 7 . 6 7 (m、 2 3 H)、 7 . 8 4 (d、 j = 8 . 4、 1 H) 、 7 . 9 7 (d 、 j = 8 . 1 、 1 H) 、 8 . 0 2 (s 、 1 H) 、 8 . 0 8 (t 、 j = 7 . 8、 2 H)。また、¹ H N M R のチャートを図 2 4 に、また図 2 4 における 6 . 0~8.5 ppmの部分を拡大したものを図25に示す。 [0205]

得られたPCzTPN1の熱重量測定 - 示差熱分析(TG-DTA:Thermogr avimetry‐Differential Thermal Analysis)を ⁵⁰

30

20

10

行った。なお、測定には示差熱熱重量同時測定装置(セイコー電子工業株式会社製,TG /DTA 320型)を用い、窒素雰囲気下、10 /minの昇温速度で熱物性を評価 した。その結果、重量と温度の関係(熱重量測定)から、常圧下で、測定開始時における 重量に対し95%以下の重量になる温度は、380 であった。 【0206】

また、PCzTPN1のトルエン溶液およびPCzTPN1の薄膜の吸収スペクトルを 図17に示す。測定には、紫外可視分光光度計(日本分光株式会社製、V550型)を用 いた。溶液は石英セルに入れ、薄膜は石英基板に蒸着してサンプルを作製した。図17に おいて横軸は波長(nm)、縦軸は吸光度を表す。最大吸収波長はトルエン溶液の場合で は314nm、薄膜の場合では314nmであった。また、PCzTPN1のトルエン溶 液(励起波長330nm)および薄膜(励起波長350nm)の発光スペクトルを図18 に示す。図18において横軸は波長(nm)、縦軸は発光強度(任意単位)を表す。最大 発光波長はトルエン溶液の場合では490nm(励起波長330nm)、薄膜の場合で5 00nm(励起波長350nm)であった。

【0207】

また、PCZTPN1の薄膜状態におけるHOMO準位とLUMO準位の測定を行った。HOMO準位の値は、光電子分光装置(理研計器社製、AC-2)を用いて測定したイオン化ポテンシャルの値を、負の値に換算することにより得た。また、LUMO準位の値は、図17における薄膜の吸収端をエネルギーギャップとし、HOMO準位の値に加算することにより得た。その結果、HOMO準位とLUMO準位はそれぞれ-5.21eVと-2.28eVであった。

20

10

【実施例8】

【0208】

本発明のカルバゾール誘導体の一例として、構造式(61)で示される3,6-ビス[N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル)アミノ]-9-フェニル カルバゾール(略称: PC z T P N 2)の合成方法について説明する。 【0209】

【化45】



30

40

【 0 2 1 0 】

[ステップ1]

3,6-ビス [N-(4-ジフェニルアミノフェニル) - N-(1-ナフチル)アミノ]-9-フェニルカルバゾール(略称: P C z T P N 2)の合成スキームを(A-10) に示す。

【 0 2 1 1 】



[0212]

3,6-ジョード-9-フェニルカルバゾール740mg(1.5mmol)、N-(4 - ジフェニルアミノフェニル) - N - (1 - ナフチル)アミン 1.2g(3mmol)ジベンジリデンアセトンパラジウム18mg(0.03mmol)ナトリウムターシャ ルプトキシド1.0g(10mmol)を窒素置換した。脱水キシレンを7.5ml加え 脱気を3分行った。トリターシャルブチルホスフィン(10w%ヘキサン溶液)0.2m 1 (0.1 m m o 1)を加えた。窒素雰囲気下90 、7時間加熱撹拌を行った。ここに トルエン約300mLを加え、フロリジール、アルミナ、セライトを通して濾過した。得 られた濾液を、水、飽和食塩水で洗浄した。これら有機層に硫酸マグネシウムを加えて乾 燥させた。これをろ過し、濾液を濃縮してシリカゲルカラムクロマトグラフィー(トルエ ン:ヘキサン=3:7)にかけた。この分取した溶液を濃縮し、ヘキサンを加えて超音波 洗浄機を用いることにより、得られた固体を濾取し、黄色粉末のPCzTPN2を1.0 mg得た。収率は66%であった。NMRのデータを以下に示す。¹H NMR(300 MHz, DMSO-d); = 6.68 (d, j = 9.0, 4H), 6.86-6.97 (m、16H)、7.20-6.97(m、16H)、7.20-7.65(m、25H)、7.83(d、j=8.1、2H)、7.95-7.98(m、4H)、8.05(d、j=8.4、2H)また、¹H NMRのチャートを図26に、また図26における 6.0~8.5 ppmの部分を拡大したものを図27に示す。

得られたPCzTPN2の熱重量測定 - 示差熱分析(TG-DTA:Thermogr avimetry-Differential Thermal Analysis)を 行った。なお、測定には示差熱熱重量同時測定装置(セイコー電子工業株式会社製,TG / DTA 320型)を用い、窒素雰囲気下、10 / minの昇温速度で熱物性を評価 した。その結果、重量と温度の関係(熱重量測定)から、常圧下で、測定開始時における 重量に対し95%以下の重量になる温度は、470 であった。 [0214]

また、PCzTPN2のトルエン溶液およびPCzTPN2の薄膜の吸収スペクトルを 図19に示す。測定には、紫外可視分光光度計(日本分光株式会社製、V550型)を用 いた。溶液は石英セルに入れ、薄膜は石英基板に蒸着してサンプルを作製した。図19に おいて横軸は波長(nm)、縦軸は吸光度を表す。最大吸収波長はトルエン溶液の場合で は320nm、薄膜の場合では393nmであった。また、PCzTPN2のトルエン溶 液 (励起波長335 n m) および薄膜 (励起波長320 n m) の発光スペクトルを図20 に示す。図20において横軸は波長(nm)、縦軸は発光強度(任意単位)を表す。最大 発光波長はトルエン溶液の場合では493nm(励起波長335nm)、薄膜の場合で4 88nm(励起波長320nm)であった。

[0215]

また、PCzTPN2の薄膜状態におけるHOMO準位とLUMO準位の測定を行った 。HOMO準位の値は、光電子分光装置(理研計器社製、AC-2)を用いて測定したイ オン化ポテンシャルの値を、負の値に換算することにより得た。また、LUMO準位の値 は、図19における薄膜の吸収端をエネルギーギャップとし、HOMO準位の値に加算す 10

20



40

ることにより得た。その結果、HOMO準位とLUMO準位はそれぞれ - 5 . 1 3 e V と - 2 . 2 4 e V であった。

【実施例9】

【0216】

本実施例では、構造式(33)で示される3-[N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル)アミノ]-9-フェニルカルバゾール(略称:PCzTPN1)の酸化反応特性を測定した。酸化反応特性は、サイクリックボルタンメトリ(CV)測 定によって調べた。なお測定には、電気化学アナライザー(ビー・エー・エス(株)製、 型番:ALSモデル600A)を用いた。

[0217]

CV測定における溶液は、溶媒として脱水ジメチルホルムアミド(DMF)(Aldr ich社製、99.8%、カタログ番号;22705-6)を用い、支持電解質である過 塩素酸テトラ・n-ブチルアンモニウム(n-Bu₄NClO₄)((株)東京化成工業株 式会社製、カタログ番号;T0836)を100mmol/Lの濃度となるように溶解さ せ、さらに測定対象を1mmol/Lの濃度となるように溶解させて調製した。また、作 用電極としては白金電極(ビー・エー・エス(株)製、PTE白金電極)を、補助電極と しては白金電極(ビー・エー・エス(株)製、VC-3用Ptカウンター電極(5cm))を、参照電極としてはAg/Ag⁺電極(ビー・エー・エス(株)製、RE5非水溶媒 系参照電極)をそれぞれ用いた。なお、測定は室温で行った。

【0218】

PCZTPN1の酸化反応特性については次のようにして調べた。基準電極に対する作 用電極の電位を-0.03から0.4Vまで変化させた後、0.4Vから-0.03Vま で変化させる走査を1サイクルとし、100サイクル測定した。なお、CV測定のスキャ ン速度は0.1V/sに設定した。

【0219】

PCzTPN1の酸化反応特性について調べた結果を図28に示す。図28において、 横軸は基準電極に対する作用電極の電位(V)を表し、縦軸は作用電極と補助電極との間 に流れた電流値(1×10⁻⁵A)を表す。

【0220】

図28から0.20V(vs.Ag/Ag⁺電極)に酸化を示す電流が観察された。また、100サイクルもの走査を繰り返しているにもかかわらず、酸化反応においてはCV 曲線のピーク位置やピーク強度にほとんど変化が見られない。このことから、本発明のカ ルバゾール誘導体は酸化反応に対して極めて安定であることが分かった。

【実施例10】

【0221】

本実施例では、構造式(61)で示される3,6-ビス[N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-(1-ナフチル)アミノ]-9-フェニルカルバゾール(略称:PCzTPN2)の酸化反応特性を測定した。酸化反応特性は、サイクリックボルタンメトリ(CV)測定によって調べた。なお測定には、電気化学アナライザー(ビー・エー・エス(株)製、型番:ALSモデル600A)を用いた。

【0222】

CV測定における溶液は、溶媒として脱水ジメチルホルムアミド(DMF)(Aldr ich社製、99.8%、カタログ番号;22705-6)を用い、支持電解質である過 塩素酸テトラ-n-ブチルアンモニウム(n-Bu₄NClO₄)((株)東京化成紅葉株 式会社製、カタログ番号;T0836)を100mmol/Lの濃度となるように溶解さ せ、さらに測定対象を1mmol/Lの濃度となるように溶解させて調製した。また、作 用電極としては白金電極(ビー・エー・エス(株)製、PTE白金電極)を、補助電極と しては白金電極(ビー・エー・エス(株)製、VC-3用Ptカウンター電極(5cm))を、参照電極としてはAg/Ag⁺電極(ビー・エー・エス(株)製、RE5非水溶媒 系参照電極)をそれぞれ用いた。なお、測定は室温で行った。

10

20



[0223]

PCZTPN2の酸化反応特性については次のようにして調べた。基準電極に対する作 用電極の電位を-0.36から0.4Vまで変化させた後、0.4Vから-0.36Vま で変化させる走査を1サイクルとし、100サイクル測定した。なお、CV測定のスキャ ン速度は0.1V/sに設定した。

【0224】

PCzTPN2の酸化反応特性について調べた結果を図29に示す。図29において、 横軸は基準電極に対する作用電極の電位(V)を表し、縦軸は作用電極と補助電極との間 に流れた電流値(1×10⁻⁵A)を表す。

[0225]

10

図29から0.22V(vs.Ag/Ag⁺電極)に酸化を示す電流が観測された。また、100サイクルもの走査を繰り返しているにもかかわらず、酸化反応においてはCV 曲線のピーク位置やピーク強度にほとんど変化が見られない。このことから、本発明のカ ルバゾール誘導体は酸化反応に対して極めて安定であることが分かった。

【実施例11】

[0226]

本実施例では、実施例1で合成した構造式(28)で示されるカルバゾール誘導体PC zDPA1を用いた発光素子について、図30を用いて説明する。

【0227】

まず、基板300上に発光素子の第1の電極301を形成する。本実施例では、第1の 20 電極は陽極として機能する。材料として透明導電膜である酸化珪素を含有するインジウム 錫酸化物を用い、スパッタリング法により110nmの膜厚で陽極を形成した。

【0228】

次に、第1の電極301上に発光物質を含む層302が形成される。なお、本実施例に おける発光物質を含む層302は、正孔注入層311、正孔輸送層312、発光層313 、電子輸送層314、電子注入層315からなる積層構造を有している。

【0229】

第1の電極301が形成された基板を市販の真空蒸着装置の基板ホルダーに第1の電極 301が形成された面を下方にして固定し、真空蒸着装置の内部に備えられた蒸発源にD NTPDを入れ、抵抗加熱法を用いた蒸着法により50nmの膜厚で正孔注入層311を 形成する。

次に正孔輸送性に優れた材料により正孔輸送層312を形成する。正孔輸送層312を 形成する材料として、本実施例では、構造式(28)で示されるPCzDPA1を用い、 正孔注入層を形成する方法と同様の方法により、10nmの膜厚で形成した。

【0231】

次に発光層313を形成する。なお、発光層313において正孔と電子が再結合し、発 光を生じる。本実施例では、発光層313を形成する材料のうちホスト材料となるAlq ₃と、ゲスト材料となるクマリン6とを用い、重量比で1:0.08(=Alq₃:クマリ ン6)となるように、共蒸着法により40nmの膜厚で形成した。これによって、クマリ ン6はAlq₃から成る層中に分散した状態となる。

40

30

【 0 2 3 2 】

次に、電子輸送層314を形成する。電子輸送層314を形成する材料としては、各種の電子輸送性材料を用いることができるが、本実施例では、Alq₃を用い、30nmの 膜厚で蒸着法により形成した。

【0233】

次に、電子注入層315を形成する。電子注入層315には、各種の電子注入性材料を 用いることができるが、本実施例では、フッ化カルシウムを1nmの膜厚で蒸着法により 形成した。

【0234】

このようにして、正孔注入層311、正孔輸送層312、発光層313、電子輸送層3 14、および電子注入層315を積層して形成される発光物質を含む層302を形成した 後、第2の電極303をスパッタリング法または蒸着法により形成する。本実施例では、 第2の電極は陰極として機能する。本実施例では、A1を蒸着法により200nmの膜厚 で形成した。

【0235】

以上により、本実施例の発光素子が形成される。

【実施例12】

【0236】

本実施例では、構造式(56)で示されるカルバゾール誘導体 PC z D PA 2 を用いた ¹⁰ 発光素子について説明する。

【0237】

実施例9と同様に、基板上に、陽極として酸化珪素を含有するインジウム錫酸化物を1 10nm、正孔注入層として、DNTPDを50nm、正孔輸送層として構造式(56) で示される本発明のカルバゾール誘導体PCzDPA2を50nm、発光層として、A1 q₃とクマリン6とを用い、重量比で1:0.08(=A1q₃:クマリン6)となるよう 40nmの膜厚で形成した。次に電子輸送層としてA1q₃を30nm、電子注入層とし てフッ化カルシウムを1nm、陰極としてA1を200nmの膜厚で形成した。

【0238】

以上により、本実施例の発光素子が形成される。

【0239】

実施例11および実施例12で作製した発光素子の輝度 - 電圧特性を図31に示す。電 流効率 - 輝度特性を図32に示す。また、実施例11および実施例12で作製した発光素 子に1mAの電流を流したときの発光スペクトルを図33に示す。

【0240】

図31および図32より、本発明のカルバゾール誘導体は、正孔輸送性に優れており、 発光素子の正孔輸送層として用いることができることがわかる。具体的には、実施例11 で作製した素子においては、1050cd/m²の輝度で得るために必要な電圧は8.2 Vであり、そのとき流れた電流は0.82mA(電流密度は20.5mA/cm²)であった。また、このときの電流効率は5.15cd/Aであった。また、色度座標は(×, y)=(0.30,0.64)であった。同様に、実施例12で作製した素子において、963cd/m²の輝度で得るために必要な電圧は、8.4Vであり、そのとき流れた電流は0.80mA(電流密度は19.9mA/cm²)であった。また、このときの電流効率は4.8cd/Aであった。また、色度座標は(×, y)=(0.30,0.64) であった。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

また、図33より、発光層に隣接する正孔輸送層や電子輸送層からの発光はほとんど観察されず、発光層のクマリン6からの発光が得られている。よって、キャリアが発光層で 効率良く再結合していることがわかる。よって、本発明のカルバゾール誘導体を用いるこ とにより、キャリアバランスの良い発光素子を作製することができる。

【実施例13】

【0242】

本実施例では、構造式(56)で示されるカルバゾール誘導体 PC Z D PA 2 を用いた 発光素子について、図34 を用いて説明する。

[0243]

まず、基板400上に発光素子の第1の電極401を形成する。本実施例では、第1の 電極は陽極として機能する。材料として透明導電膜の材料である酸化珪素を含有するイン ジウム錫酸化物を用い、スパッタリング法により110nmの膜厚で陽極を形成した。 【0244】

次に、第1の電極401上に発光物質を含む層402が形成される。なお、本実施例に 50

20

【0245】

第1の電極401が形成された基板を市販の真空蒸着装置の基板ホルダーに第1の電極 401が形成された面を下方にして固定し、真空蒸着装置の内部に備えられた蒸発源にD NTPDを入れ、抵抗加熱法を用いた蒸着法により50nmの膜厚で正孔注入層411を 形成する。

[0246]

次に正孔輸送性に優れた材料により正孔輸送層412を形成する。正孔輸送層412を 形成する材料としては、各種の正孔輸送性材料を用いることができるが、本実施例では、

NPDを用い、正孔注入層を形成する方法と同様の方法により、30nmの膜厚で形成した。

【0247】

次に発光層413を形成する。なお、発光層413において正孔と電子が再結合し、発 光を生じる。本実施例では、発光層413を形成する材料のうちホスト材料として2-t ert-ブチル-9,10-ジ(2-ナフチル)アントラセン(略称:t-BuDNA) と、ゲスト材料として構造式(56)で示されるPCzDPA2とを用い、重量比で1: 0.005(=t-BuDNA:PCzDPA2)となるように、共蒸着法により40n mの膜厚で形成した。これによって、PCzDPA2はt-BuDNAから成る層中に分 散した状態となる。

20

10

【0248】

次に、電子輸送層414を形成する。電子輸送層414を形成する材料としては、各種の電子輸送性材料を用いることができるが、本実施例では、Alq₃を用い、30nmの 膜厚で蒸着法により形成した。

【0249】

次に、電子注入層415を形成する。電子注入層415には、各種の電子注入性材料を 用いることができるが、本実施例では、フッ化カルシウムを1nmの膜厚で蒸着法により 形成した。

【0250】

このようにして、正孔注入層411、正孔輸送層412、発光層413、電子輸送層4 30 14、および電子注入層415を積層して形成される発光物質を含む層402を形成した 後、第2の電極403をスパッタリング法または蒸着法により形成する。本実施例では、 第2の電極は陰極として機能する。本実施例では、A1を蒸着法により200nmの膜厚 で形成した。

[0251]

以上により、本実施例の発光素子が形成される。

【0252】

実施例13で作製した発光素子の輝度 - 電圧特性を図35に示す。電流効率 - 輝度特性 を図36に示す。また、実施例13で作製した発光素子に1mAの電流を流したときの発 光スペクトルを図37に示す。

【0253】

図35および図36より、本発明のカルバゾール誘導体は、発光層のゲスト材料として 用いることができることがわかる。具体的には、実施例13で作製した素子においては、 615cd/m²の輝度で得るために必要な電圧は8.2Vであり、そのとき流れた電流 は1.51mA(電流密度は30.3mA/cm²)であった。また、このときの電流効 率は1.62cd/Aであった。また、色度座標は(x,y)=(0.16,0.12) であった。

[0254]

また、図37より、実施例13で作製した発光素子は、シャープな発光スペクトルが得られることがわかる。よって、本発明のカルバゾール誘導体を発光材料として用いること ⁵⁰

(47)

により、青色を発光する発光素子を得ることができる。

【実施例14】

【0255】

本実施例では、構造式(56)で示されるカルバゾール誘導体 PC ZD PA 2 を用いた 発光素子について、図34 を用いて説明する。

【 0 2 5 6 】

まず、基板400上に発光素子の第1の電極401を形成する。本実施例では、第1の 電極は陽極として機能する。材料として透明導電膜の材料である酸化珪素を含有するイン ジウム錫酸化物を用い、スパッタリング法により110nmの膜厚で陽極を形成した。 【0257】

10

次に、第1の電極401上に発光物質を含む層402が形成される。なお、本実施例に おける発光物質を含む層402は、正孔注入層411、正孔輸送層412、発光層413 、電子輸送層414、電子注入層415からなる積層構造を有している。

【0258】

第1の電極401が形成された基板を市販の真空蒸着装置の基板ホルダーに第1の電極 401が形成された面を下方にして固定し、真空蒸着装置の内部に備えられた蒸発源にD NTPDを入れ、抵抗加熱法を用いた蒸着法により50nmの膜厚で正孔注入層411を 形成する。

【0259】

次に正孔輸送性に優れた材料により正孔輸送層412を形成する。正孔輸送層412を ²⁰ 形成する材料としては、各種の正孔輸送性材料を用いることができるが、本実施例では、 2,2',7,7'-テトラ(ジフェニルアミノ)-スピロ-9,9'-ビフルオレン(略称:spiro-TAD)を用い、正孔注入層を形成する方法と同様の方法により、3 0nmの膜厚で形成した。

[0260]

次に発光層413を形成する。なお、発光層413において正孔と電子が再結合し、発 光を生じる。本実施例では、発光層413を形成する材料のうちホスト材料として2-t ert-ブチル-9,10-ジ(2-ナフチル)アントラセン(略称:t-BuDNA) と、ゲスト材料として構造式(56)で示されるPCzDPA2とを用い、重量比で1: 0.005(=t-BuDNA:PCzDPA2)となるように、共蒸着法により40n mの膜厚で形成した。これによって、PCzDPA2はt-BuDNAから成る層中に分 散した状態となる。

30

40

【0261】

次に、電子輸送層414を形成する。電子輸送層414を形成する材料としては、各種の電子輸送性材料を用いることができるが、本実施例では、Alq₃を用い、30nmの 膜厚で蒸着法により形成した。

【0262】

次に、電子注入層415を形成する。電子注入層415には、各種の電子注入性材料を 用いることができるが、本実施例では、フッ化カルシウムを1nmの膜厚で蒸着法により 形成した。

【 0 2 6 3 】

このようにして、正孔注入層411、正孔輸送層412、発光層413、電子輸送層4 14、および電子注入層415を積層して形成される発光物質を含む層402を形成した 後、第2の電極403をスパッタリング法または蒸着法により形成する。本実施例では、 第2の電極は陰極として機能する。本実施例では、A1を蒸着法により200nmの膜厚 で形成した。

【0264】

以上により、本実施例の発光素子が形成される。

【0265】

実施例14で作製した発光素子の輝度-電圧特性を図38に示す。電流効率-輝度特性 50

を図39に示す。また、実施例14で作製した発光素子に1mAの電流を流したときの発 光スペクトルを図40に示す。 [0266]図38および図39より、本発明のカルバゾール誘導体は、発光層のゲスト材料として 用いることができることがわかる。具体的には、実施例14で作製した素子においては、 494cd/m²の輝度で得るために必要な電圧は8.0Vであり、そのとき流れた電流 は1.34mA(電流密度は33.5mA/cm²)であった。また、このときの電流効 率は1.47cd/Aあった。また、色度座標は(x,y)=(0.16,0.12)で あった。 [0267] また、図40より、実施例14で作製した発光素子は、シャープな発光スペクトルが得 られることがわかる。よって、本発明のカルバゾール誘導体を発光材料として用いること により、青色を発光する発光素子を得ることができる。 【符号の説明】 [0268]101 第1の電極 103 第2の電極 発光物質を含む層 1 0 2 104 陽極と接する層 200 基板 201 第1の電極 202 発光物質を含む層 203 第2の電極 204 正孔注入層 2 1 1 正孔輸送層 2 1 2 発光層 2 1 3 電子輸送層 電子注入層 2 1 4 300 基板 301 第1の電極 302 発光物質を含む層 303 第2の電極 3 1 1 正孔注入層 3 1 2 正孔輸送層 3 1 3 発光層 3 1 4 電子輸送層 3 1 5 電子注入層 4 0 0 基板 4 0 1 第1の 雷 極 4 0 2 発光物質を含む層 4 0 3 第2の電極 4 1 1 正孔注入層 4 1 2 正孔輸送層 4 1 3 発光層 4 1 4 電子輸送層 4 1 5 電子注入層 601 ソース側駆動回路 6 0 2 画素部 603 ゲート側駆動回路

6 0 4

封止基板

10

20

30

605 シール材 607 空間 6 0 8 配線 F P C (フレキシブルプリントサーキット) 609 6 1 0 素子基板 6 1 1 スイッチング用TFT 6 1 2 電流制御用TFT 6 1 3 第1の電極 6 1 4 絶縁物 6 1 6 発光物質を含む層 6 1 7 第2の電極 6 1 8 発光素子 623 n チャネル型 T F T 624 p チャネル型 T F T 9 1 0 1 筐体 9 1 0 2 支持台 9103 表示部 9104 スピーカー部 9105 ビデオ入力端子 9201 本体 9202 筐体 9203 表示部 9204 キーボード 9205 外部接続ポート 9206 ポインティングマウス 9301 本体 9302 表示部 9303 アーム部 9401 本体 9402 筐体 9403 表示部 9404 音声入力部 9405 音声出力部 9406 操作キー 9407 外部接続ポート 9408 アンテナ 9501 本体 9502 表示部 9503 筐体 9504 外部接続ポート 9505 リモコン受信部 9506 受像部 9507 バッテリー 9508 音声入力部 9509 操作キー 9510 接眼部

(50)

20

10





【図2】





【図7】







【図16】

【図24】

【図34】

【図35】

【図36】

【図5】

【図6】

【図19】

フロントページの続き

(51) Int.CI.

C 0 9 K 11/06 6 9 0

FΙ

- (31)優先権主張番号 特願2005-84533(P2005-84533)
- (32)優先日 平成17年3月23日(2005.3.23)
- (33)優先権主張国 日本国(JP)
- (56)参考文献 特許第5032016(JP,B2) 米国特許出願公開第2003/0129448(US,A1) 特開平10-310574(JP,A) 国際公開第2003/008515(WO,A1) 特開2004-026732(JP,A) 特開平06-346049(JP,A) 特開2005-290000(JP,A) 特表2007-520470(JP,A)
- (58)調査した分野(Int.CI., DB名) C07D 209/88 CAplus/REGISTRY(STN)